1P-051

 1
 クラウンエーテルサイズによる

 (2-aminoanilinium)(crown ether)[PMo₁₂O₄₀]⁴⁻配列の変化

 (北大電子研⁻¹、東北大多元研⁻²)

 遠藤 大五郎⁻¹、芥川 智行⁻²、久保 和也⁻¹、野呂 真一郎⁻¹、中村 貴義⁻¹

Change of (2-aminoanilinium)-(crown ether)-[PMo₁₂O₄₀]⁴⁻ arrangement by size effects of crown ethers

(Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University¹.

Institute of multidisciplinary research for advanced materials, Tohoku University²) <u>Daigoro Endo¹</u>, Tomoyuki Akutagawa², Kazuya Kubo¹, Shin-ichiro Noro¹, Takayoshi Nakamura¹

生体内に存在する ATP 合成酵素は膜内外のプロトン濃度差によって一方回転をすることが知ら れている。分子レベルで一方向回転が可能な系の試作が数多く行われており、光・熱異性化を利 用することで実現したケースがいくつか報告されている。当研究室では分子回転を利用した機能 化について注目しており、 (*m*-fluoroanilinium)(dibenzo[18]crown-6)[Ni(dmit)₂]単結晶では *m*-fluoroanilinium と dibenzo[18]crown-6 からなる超分子カチオンユニットのアリール基の回転に伴 う双極子モーメントの変化によって order-disorder 型強誘電性転移を示し、[Ni(dmit)₂]アニオン間 では反強磁性相互作用が働いている¹。結晶内での回転による物性の発現にはまず回転する分子周 辺に十分なスペースを確保が重要である。その手段として超分子カチオンを構成するクラウンエ ーテルやカチオン成分を変化させること、もう一つは嵩高い分子形状をもつアニオンを用いるこ とで可能であると考え、ここではポリオキソメタレート(POM)に注目した。POM は Mo、W など

を中心金属として構成される金属酸化物クラスタ ーであり多様な分子形状や電子状態が存在し、また 磁性や発光などの物性を示す。代表的な POM であ る[PMo₁₂O₄₀]クラスターは1個 PO₄³⁻を中心に12個 の MoO₃ユニットが取り囲んだ Keggin 構造をとっ ており、固相中で複数の電子状態を採ることができ る。直径 1nm 程度の球状クラスターであることか ら超分子カチオン周辺に余剰な空間を与えること が期待できる。今回、分子内に双極子モーメントを 持つ 2-aminoanilinium (HOPD⁺)をカチオン成分とし て用い、クラウンエーテルおよび[PMo₁₂O₄₀]クラス ターと組み合わせた塩を作製し、固体内における超 分子カチオン周辺の動的環境確保の構築を試みた。



またクラウンエーテルは空孔サイズによって-NH₃⁺基との親和性が変化することから[12]crown-4、 [15]crown-5、[18]crown-6の異なるサイズのクラウンエーテルを用い HOPD⁺に対する包接様式の変 化によるカチオン—アニオン配列の変化についても比較した。

H型拡散セルを用い、20°C、CH₃CN 溶液中で各種クラウンエーテル存在下、*o*-phenylenediamine と $H_3[PMo_{12}O_{40}]$ 間のプロトン-電子移動により次の組成を示す単結晶を作製した。



Fig1 2の結晶構造及び超分子構造

 $(HOPD)_4([12]crown-4)_4[PMo_{12}O_{40}](CH_3CN)_4$ (1) $(HOPD)_4([15]crown-5)_4[PMo_{12}O_{40}]$ (2) $(HOPD)_4([18]crown-6)_4[PMo_{12}O_{40}](CH_3CN)_8$ (3). Fig.1は2の結晶構造を示しており、173Kにおいて triclinic *P*-1, a=13.3034(5)Å, b=14.5907(7)Å, c=15.9004(7)Å, $\alpha = 64.622(2)^{\circ}$, $\beta = 66.118(2)^{\circ}$, $\gamma = 67.991(2)^{\circ}$, Z = 1, V=2473.0(2)^{A³}。結晶学的に独立な1つの[PMo₁₂O₄₀]⁴アニ オンと2種類の超分子カチオンA、Bが2つずつから単 位格子が構成しており、結晶溶媒は含んでいない。結晶 内の $[PMo_{12}O_{40}]^4$ クラスター同士は十分に離れており、相 互作用は見られなかった。2種類存在する超分子カチオン のうち A の HOPD⁺は静止しているが B では[15]crown-5 の包接に関与する C-N 結合を軸に 90° 配向の異なる 2つ HOPD⁺が重なっている。結晶内では A,B とそれに反平行 な A'、B'が b 軸方向に沿って ABB'A'と並んでいた。2 の単結晶による誘電率の温度・周波数依存性の測定から

300K 以上で低周波数領域における軸依存性の誘電応答を示し、超分子カチオンの分子運動が示唆 された。しかし 173K と 323K で超分子カチオン構造を比較したところ超分子カチオンA、Bに構 造変化は見られなかった。そこで B の配向ディスオーダーに着目し、結晶内の超分子構造を B、 B'の配向成分を分解して状態 I ~IIIに分類し、 I → II および I → III への分子回転ポテンシャル計 算を 6-31G(d)基底関数の RHF 法により行った。計算結果から I → II、I → IIIのエネルギー障壁は それぞれ 80、100 kJmol⁻¹程度で回転可能であることがわかった。これにより状態 I を経由して状 態 II と IIIを行き来する B の HOPD⁺ペアが連動したローター構造の構築の可能性が示された。当日 は結晶 1、3 の構造及び物性についても報告する²。



Fig2 結晶2の超分子構造における回転ポテンシャル計算結果とそのモデル

References

1) T. Akutagawa, H. Koshinaka, D. Sato, S. Takeda, S. Noro, H. Takahashi, R. Kumai, Y. Tokura, T. Nakamura, *Nature Mater.* **2009**, *8*, 342-347.

2) D. Endo, T. Akutagawa, K. Kubo, S. Noro, L. Cronin, T. Nakamura, *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **2012**, *85*, 305-315.

シリコンナノドットの非線形光学物性の

電荷依存性に関する理論的研究

(阪大院基礎工)<u>桑原弘幸</u>,乾智也,奥野克樹,福田幸太郎 馬場剛史,重田育照,中野雅由

Theoretical study on charge-dependence of nonlinear optical properties of Si nanodots

(Osaka University) <u>Hiroyuki Kuwabara</u>, Tomoya Inui, Katsuki Okuno, Kotaro Fukuda

Takeshi Baba, Yasuteru Shigeta, Masayoshi Nakano

【序】現代の高度情報化社会を支える基盤の一つはシリコンであり、その微細化技術の進展により、ナノサイズのシリコン結晶を合成できるようになってきた。その中でも半導体の超微粒子であるシリコンナノドットはサイズなどに依存して性質が著しく変化し、分子や固体とは異なる光学特性、電子特性を示すため、固体発光素子や高効率太陽電池の材料として注目されている。一方、物質にレーザー光のような強い光が照射されると、光の電場強度に対して非線形に応答する分極が観測される。この非線形光学現象の利用により、入力した光の周波数や屈折率、および波数ベクトルを変化させることができる。この非線形光学現象のなかでも分極が光電場の三次に比例する三次非線形光学物性に優れた材料は超高速スイッチや大容量記憶装置等の光デバイスに利用される材料として大変重要である。本研究では、分子レベルでの三次非線形光学効果の起源である第二超分極率(γ)について、シリコンナノドットの荷電量との関係を明らかにすることで、荷電状態による制御が可能な新規三次非線形光学物質の設計を目指す。

【計算】本研究ではシリコンナノドットのモデルとして、 図 1 に示す水素終端した Si₂₉H₃₆を採用した。中性、負 電荷(-1,-2)及び正電荷(+1,+2)の系の五つの系に対して、 密度汎関数法に基づく電子状態計算から第二超分極率 γ を算出し、 γ の電荷依存性を検討した。系の構造最適 化には UB3LYP 汎関数を、有限場法による γ の計算に は LC-UBLYP 汎関数 (μ =0.33)を用いた。また、基 底関数依存性を検討するため、6-31G*及び 6-31+G*の 2





種類を比較した。全ての電子状態計算は Gaussian09 により行った。

【結果】 Y₂₂₂₂の計算値を表1に示した。なお、Y₂₂₂₂、Y₂₂₂₂と電荷依存性は殆ど同 じであった。表中、A及びBは構造最適化と有限場法に用いた基底関数の組み合わ せを表している。A 系列において(-1)で、B 系列において(-2)と(-1)で中性の系と比 べて γ が大きく増大することが分かる。逆に(+2)において A,B の両系列で γ が減 少していることが分かる。また荷電量ごとに見ると、中性とカチオンの系では基底 関数に diffuse 関数を入れることで 1.5 - 2 倍程度 γ が増大した。(-2)の系では diffuse 関数加えると γは 600 倍になるが、逆に(-1)の系では小さくなった。以上の ことからこれらの系の γ を正しく見積もるためには、diffuse 関数を加えた十分大 きな基底関数が必要であることがわかる。これらの結果をサポートするために、分 子サイズのシリコン系(シラン SiH4、2,2ージシリルトリシラン Si5H12)についても 同様の計算を行い、Si₅H₁₂についての値を表2に示した。Si₅H₁₂でも、大小関係や 増減の幅に違いはあるが、特に B 系列での(-2),(-1)での顕著な増大を再現でき、お おむね同じ傾向の結果を得ることができた。これらの結果より、アニオンやジアニ オンの場合は、空間的にも広がった過剰電子が外場に対して揺らぎやすく三次非線 形光学効果を著しく増大させたものと推測できる。一方のカチオンやジカチオンの 場合の増大は、電子欠損により生じた不対電子やホール(空間的広がりは小さい) が引き起こす外場に対する他の価電子の揺らぎやすさの増大に起因していると予想 される。Si ナノドットでは電子及びホールのドープ量の調整は容易であり、三次非 線形光学物性の制御可能な実在モデル物質として期待される。詳細及び他の結果は 当日報告する。

		4444	= 1 + 1 + 1 +		• •
charge	-2	-1	0	+1	+2
A^{a}	1.58	$6.61 imes10^2$	1.37	2.64	1.22
B^{a}	$1.06 imes 10^{3}$	$5.02\! imes\!10^2$	3.61	4.16	2.44

表 1. Si₂₉H₃₆の γ₂₂₂ [×10⁴a.u.]の電荷依存性、基底関数依存性

^a A = (optimize/FF = $6-31G^*/6-31G^*$), B = (optimize/FF = $6-31+G^*/6-31+G^*$).

表	$2. \operatorname{Si}_{5}H_{12} \mathcal{O} \gamma_{2}$	$_{zzz} [imes 10^{3} \mathrm{a.u.}]$	の電荷依存性、	基底関数依有	存性
charge	-2	-1	0	+1	+2
\mathbf{A}^{a}	0.12	4.52	3.11	3.54	2.93
\mathbf{B}^{a}	$1.89 imes 10^4$	$3.61 imes 10^2$	7.89	7.09	5.32

^a A = (optimize/FF = 6-31G*/6-31G*), B = (optimize/FF = 6-31+G*/6-31+G*).

トリシアノフラン系色素を含むホストゲストポリマーの 二次非線形光学感受率に関する研究

(静岡大·工) <u>伊藤 一磨</u>, 佐藤 保彰, 居波 渉, 間瀬 暢之, 川田 善正, 杉田 篤史 Second-Order Nonlinear Optical Susceptibility of host-guest type polymers containing TCF-based guest chromophore

(Shizuoka University, Department of Material Science) <u>Kazuma Ito</u>, Yasuaki Sato, Wataru Inami, Nobuyuki Mase, Kawata Yoshimasa, Atsushi Sugita.

【緒言】

1961年にP.A. Franken らが初めて第2高調波発生(SHG)を観測¹してから無機材料をはじめとした非 線形光学(NLO)材料における研究が始まった。近年では安定で安価な高出力レーザーダイオード技術の 進歩に牽引されて近赤外域に発振波長を持つ固体レーザー及びファイバーレーザー技術が大きく進歩 しており、これらのレーザー光源のフェムト秒及びピコ時間領域のパルス発振の成功例も報告されて いる。これらの先進的光源の重要な応用例として通信技術への展開が挙げられ、その意味でこの波長 領域において動作可能な NLO 材料の開発は重要な課題である。NLO 材料の中でもポリマーNLO 材料 は古くから研究されており、この課題を解決するべく近赤外領域において大きな NLO 効果を示すポリ マー非線形光学材料の開発が進んでいる^{2.3}。これらのポリマーNLO 材料の多くはホストゲスト型の複 合構造体により構成され、研究の中心は非線形相互作用を担う色素材料である。これらの材料の用途 としては3次の非線形性を応用した光スイッチ、光変調素子であるが、2次の非線形性を応用した波長 変換素子としての利用にも有望である。そこで本研究では近赤外領域に吸収波長を有する有機 NLO 色 素を設計しその NLO 特性を評価することとした。初めに非線形光学分極を高めるため電子アクセプタ ー性の高いトリシアノフラン(TCF)を合成しその NLO 感受率を評価した。

【実験】

TCF 色素の合成は、5-hydroxy-3-trimethyl-butan-2-one (1)と malononitrile (2)を出発物とし2段階反応で 行った。1段階目の反応はTCF アクセプター (3)を合成するものである。2段階目の反応はTCF アクセ プター (3)にドナー (4)を付加することによりTCF 系色素 (5)を合成した (Scheam 1)。



Scheam 1. TCF 系色素合成

合成された色素はホスト材料であるポリメチルメタクリレー ト(PMMA)に 10 wt%ドープし、ガラス基板上にスピンコート法 により 100 nm 積層し、吸収波長を測定した。また 2 次非線形光 学感受率を第2高調波法によって評価した。2次非線形光学感受 率を誘起するために、反転対称性の欠如した構造を形成する必 要があるが本研究では基板界面における表面配向効果を利用し た無電界ポーリングよって反転対称性を欠如させることとした。

比較のために汎用な NLO 色素であるディスパースレッド1 (DR1:Figure 1)をドープした PMMA 薄膜か らの吸収波長及び二次非線形光学感受率も測定した。光源はチタンサファイア再生増幅器より放射さ れる光パルス (波長 800 nm、パルスエネルギー1 mJ、パルス幅 150 fs)である。

【結果·考察】

合成したTCF色素とDR1をドープしたポリマー薄膜の 線形吸収スペクトルを測定したところ DR1 の最大吸収波 長が 506 nm であるのに対し、TCF 色素のそれは 588 nm と大きく長波長側へとシフトしている (Figure 2)。この結 果は近赤外領域の発振を持つ光源に対して有利であると 言え、本研究で使用している光源の波長が 800 nm である ため TCF アクセプターによる変換効率の向上につながる ことができると言える。

SH 光の励起光の偏光に対する依存性を測定したとこ ろ *p*-偏光した SH 光を検出し TCF 色素、DR1 共に理論 値と一致する SHG 強度偏光依存性を示した (Figure 3)。 TCF 色素を含むポリマー材料から放射された SHG 強度 は DR1 を含むそれよりも約6倍の強度があることが確 認された。z カットした水晶基板より放出された SH 光 と比較したところ NLO 定数は 1.4 pm/V と決定された。 この値は DR1 をドープした試料の 2 倍大きいものであっ た (Table 1)。



Figure 2. DR1, TCF における吸収波長



Figure 3. SHG 強度の励起偏光依存性 :試料膜厚 700 nm

	SHG 強度	NLO 定数	平均分子傾き角度	オーダーパラメータ
	I _{SHG} [a.u.]	d [pm/V]	heta [°]	$P_2(\theta)$ [-]
DR1	99.10	0.71	20.36	0.82
TCF	593.87	1.42	19.09	0.84

Table 1. DR1, TCF における 2 次非線形光学感受率パラメータ

Ref. ¹P. A. Franken, et al, Phys. Rev. Lett. **1961**, 7 (4), 118.

²H. He, et al, Chem. Mater. **2002**, 14 (5), 2393.

³J. Pérez-Moreno, et al, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (14), 5084.



Figure 1. DR1 構造

無電界ポーリングされたホスト-ゲスト型非線形光学ポリマーの二次非線形光学感受率に関する研究 (静大院・工)<u>佐藤保彰</u>、玉木靖章、村上健太、伊藤一磨、居波渉、間瀬暢之、川田善正、杉田篤史

Second-order nonlinear optical susceptibility of nonelectrically poled host-guest type polymers

(Shizuoka University. Department of Material Science) Yasuaki Sato, Yasuaki Tamaki, Kenta Murakami,

Kazuma Ito, Wataru Inami, Nobuyuki Mase, Yoshimasa Kawata, Atsushi Sugita.

【序】

ポリマー非線形光学材料は軽量性、製造コストが安いこと、成型加工性が高いことなど有機、無機 非線形光学材料にはないユニークな特長を持っており、古くより波長変換素子や光スイッチ等への応 用について研究がなされてきた。ポリマー非線形光学材料の構成は、光との相互作用を担う分子超分 極率の大きな非線形光学(NLO)色素とそれを保持するアモルファス性高分子より構成されるホスト-ゲ スト型複合構造であることが多い。ゲスト色素の基本構成は共役電子軌道が電子供与体と電子受容体 により挟まれたプッシュプル型構造をとることが多い。非線形性を大きくするための方針として電子 受容性及び電子供与性を大きくすることが知られている。また、励起光に対して近共鳴であると非線 形性を大きくすることが可能である。近年、電子受容体としてトリシアノフランを含む色素分子が大

きな非線形性を示すことが報告されている¹。これらは主に、 高速光スイッチを目的とした三次の非線形光学材料への応用 について検討されている。しかし、色素を極性配向することが HO できれば二次の非線形光学材料としての利用も可能である。そ こで本研究では、Figure 1 に示すトリシアノフランを含む非線 形光学色素(TCF 色素)の二次非線形光学特性について検討した。



Figure 1. 本研究において調査した トリシアノフラン(TCF)系色素

【実験】

TCF 色素の合成は、先行研究で報告されている合成法により行った¹。二次非線形光学感受率を評価 するための試料は、ゲスト色素をホスト材料であるポリメチルメタクリレート(PMMA)中にドープした ものである。非線形光学材料中の色素の濃度は 10 wt%である。測定用試料はガラス基板上に積層した 薄膜であり、スピンコート法によって作成した。試料の膜厚は 100~2000 nm とした。比較のために汎 用な非線形光学色素であるディスパースレッド 1(DR1)をドープした PMMA 薄膜からの二次非線形光 学感受率も測定した。二次非線形光学感受率を得るためには色素を極性配向させる必要があるが、本 研究では基板界面における界面配向効果を利用した。二次非線形光学感受率は第二高調波法によって 評価した。光源はチタンサファイア再生増幅器より放射される光パルス(波長 800 nm、パルスエネルギ ー1 mJ、パルス幅 150 fs)とした。励起光の偏光は半波長板によって調整し、SH 光の偏光はグランテラ ープリズムによって分解した。SH 光は色ガラスフィルターによって波長分解した後、光電子増倍管に よって検出した。

【結果と考察】

Figure 2 は PMMA 中にドープした TCF 色素及び DR1 の吸収スペクトルを示した。TCF 色素の吸収 ピーク波長は λ_{max} =558 nm であり、DR1 の λ_{max} =494 nm よりも 60 nm 程度長波長である。これは、トリ シアノフランによる電子受容性が高いことが 1 つの要因と考えられる。

試料の第二高調波を室温から150℃の間で変化させながら測定した。その結果を Figure 3 に示す。

昇温過程及び降温過程において測定を行った。温度変化 率は 3℃/min である。昇温過程では、PMMA の T_g である 100℃付近よりも高温になると急激に SHG 強度が上昇し ている。これはガラス転移点よりも高温で高分子膜のセ グメント運動が許容となり分極構造が自発的に誘起され たものと考えられる。また、降温過程では T_g 以下でも SHG 強度が維持されていることがわかる。

第二高調波光の強度を励起光の偏光 γ_p に対する依存性を 示したものを Figure 4 に示す。試料のポリマー層の膜厚は 700 nm であり、励起光の入射角度は 45°である。この結 果は LB 膜やポールドポリマーに見られる偏光依存性と よく一致している²。LB 膜やポールドポリマー中では、 色素の配向性は C_{av} 対称性を持ち、基板法線に Θ だけ傾 いて配列していることを仮定したモデルによって説明さ れる。このモデルでは非線形光学テンソルは χ_{zzz} , χ_{zii} , $\chi_{izi}(i=x \text{ or } y)$ のみが 0 でない値をとり、分子超分極率 β に 対して $\chi_{zzz} = N\beta \cos^3 \Theta$, $\chi_{zii} = \chi_{izi} = N\beta \cos \Theta \sin^2 \Theta$ のよう に関連付けられる。ここで、N は単位体積当たりの配向色 素の密度を示す。この場合、SHG 強度の入射光の偏光に対 する依存性は式(1)のように表わされる。

 $I_{SH}(\gamma_p, 0^\circ) = K |\cos^2 \gamma_p (A \chi_{zzz,eff} - B \chi_{izi,eff}) + (C \cos^2 \gamma_p + D \sin^2 \gamma_p) \chi_{zii,eff}|^2$ この実験で得られた結果は、このモデルで再現された。こ こで、A、B、C、D、Kは基本波光及びSH光の屈折率及び 入射角に依存した量である。また、解析の結果、平均分子 傾き角 Θ は 19.1°と決定された。

膜厚に対する非線形光学定数をプロットしたものが Figure 5 である。TCF 色素も DR1 をドープしたポリマーも 膜厚が厚くなるほど、非線形光学定数が減少することがわ かる。TCF 色素をドープした場合、DR1 をドープした試料よ りも非線形性が大きいことがわかる。また、色素のオーダー パラメータを調べたところ、ほぼ同じであった。そのた めこの結果は、TCF 色素が励起光により共鳴条件が近く、 色素自体の非線形性が大きいことを示すものであろう。

- Javier Perez-Moreno, et al, J. AM. CHEM. SOC. 2009, 131 (14), 5084
- (2) K. Kajikawa, et al, Jpn. J. Appl. Phys. 1991, 30 (5), 1050



Figure 2. PMMA 中にドープされた TCF 色素及び DR1 の吸収スペクトル





Figure 5. PMMA 中にドープされた TCF 色素及び DR1 の二次非線形性

新規セキシチオフェン誘導体/Zr(IV)ハイブリッド薄膜の 作製と光機能物性

(¹東邦大院理・²東工大院理工・³新潟大自然) <u>小平 晃¹</u>,原田 拓典¹, 朴 鐘震¹,森山 広思*¹,佐原 豪²,石谷 治²,由井 樹人³

Fabrication of Sexithiophene/Zr(IV) hybrid films and their photofunctional properties

(¹Toho Univ., ²Tokyo Tech., ³Niigata Univ.) <u>KODAIRA, Akira¹</u>; HARADA, Takunori¹; PAC, Chyongjin¹; MORIYAMA, Hiroshi^{*1}; SAHARA, Go²; ISHITANI, Osamu²; YUI, Tatsuto³

【序】従来の無機電子デバイスと比較し、有機電子デバイスは低コスト、フレキシブル、軽量、 小型化などの利点を持つことから注目を集めている。透明電極である ITO 電極基板上に、 配向性に優れた有機/無機ハイブリッド薄膜を作製することは、有機電子デバイスにとって重 要な課題である。特に薄膜を作製する分子と電極間の化学結合による界面制御は、キャリア の高効率な移動に大きな影響を及ぼすと考えられることから、デバイス性能を左右する。今 回、layer-by-layer 法を用いることにより、セキシチオフェン/Zr(IV)ハイブリッド薄膜を作製し、

その光電気化学特性を検討した。

本研究では有機薄膜材料 として π 共役系分子である低 分子系化合物のオリゴチオ フェンに着目した。オリゴチ オフェンは光・電気的に活 性であり、熱・光安定性が高



ST1: X=H, Y=C₆H₁₃, Z₁=Z₂=PO(OH)₂ **ST2**: X=C₆H₁₃, Y=H, Z₁=Z₂=PO(OH)₂ **ST3**: X=C₆H₁₃, Y=H, Z₁=PO(OH)₂, Z₂=H

Fig. 1. Structure of Sexithiophene derivatives ST1 - 3

いことから電子素子への応用が期待されている。今回、我々はチオフェン 6 量体であるセキ シチオフェン (ST)に、ITO 電極基板と化学吸着可能なホスホン酸基と、有機溶媒への溶解 性向上や分子配向性の制御を目的としてヘキシル基を導入した、それぞれホスホン酸基の 導入数とヘキシル基の導入位置が異なる3種類のST誘導体を合成した (Fig. 1)。オリゴチ オフェンのような低分子化合物は、構造が明確であり分子サイズが一定であるため、ITO 基 板上に密な薄膜形成が期待できる。両端にホスホン酸基を導入したST1,ST2 は、Zr(IV)と 積層構造が可能となり、被覆率やキャリア移動度の向上が見込まれる。これに対し、ホスホン



ST 溶液とZrOCl₂水溶液中に交互に浸漬させることにより、ST/Zr(IV)膜を作製した。UV-vis, XPS 測定により薄膜を同定した。また AFM, SEM により薄膜の表面形態を観察した。作製し た薄膜を電極として電位を掃引中に可視光を照射した時の光電流応答を観測した。 【結果と考察】ST 溶液と製膜後の ITO 基板では類似した UV-vis スペクトルを示すため、 ITO 上に ST が製膜されていることを確認した。Fig. 2 に示すように積層回数を重ねるにつれ て吸収が増加し、また XPS スペクトルから硫黄やリンのピークが観測されたことからも、ST が ITO 上に製膜されていることを示す。 薄膜に可視光を照射すると、ITO から ST に電子が移 動する過程を観測することが出来、また積層回数を重ねるごとに光電流が増加した。ST1, ST2, ST3 の 7 cycle の光電流を比較したものを Fig. 3 に示した。ホスホン酸基を片方にのみ 導入した ST3 ではホスホン酸基両方に導入した ST1, ST2 に比べ、光電流の減少が大きい ことが明らかになった。

[†] This work was supported by a MEXT-Supported Program for the Strategic Research Foundation at Private Universities.



Fig. 3. Photocurrent transient for $ITO/(ST1-3/Zr(IV))_n$ (n = 7 cycle).

両極性分子で作製した FET 構造に見られる電子・格子緩和の分子論的解釈 (東大院・総合¹,神奈川大・理²,富山大・理³,名大・理⁴)

伊藤 卓郎1, 鈴木 健太郎2, 豊田 太郎1, 樋口 弘行3, 松下 未知雄4, 菅原 正2

Relaxing Processes of Stressed Carriers and Trapped Carriers

in Unicomponent Ambipolar Organic FET

(1 Graduate School of Arts and Sciences, the Univ. of Tokyo, 2 Faculty of Science, Kanagawa University, 3 Faculty of Science, Toyama University, 4 Faculty of Science, Nagoya University)

<u>Takuro Itoh</u>¹, Kentaro Suzuki², Taro Toyota¹, Hiroyuki Higuchi³, Michio M. Matsushita⁴,

and Tadashi Sugawara 2

【序】ドナー性とアクセプター性を併せ持つ両極性分子($\Delta E \operatorname{redox} = 0.85 \operatorname{V}$)であるテトラシア ノテトラチエノキノイド(TCT₄Q、図 1)を半導体層に用いた電界効果トランジスタ(FET)は、常温 でゲート電圧を印加したときに起こるキャリアのトラップによって、閾値電圧のシフトを示す。 さらに、この効果により、180 K以下の低温条件で半導体層に不揮発的なダイオードが形成され る[1]。本研究では、このような機能変換に係わる以下の過程 ①半導体層でキャリアがトラップ され電流値(I_{SD})が減少する過程、②トラップされたキャリアが V_G の除去により消失する過程、 および③ダイオードの整流特性の交替電圧に対する追随性、 に着目し分子論的な解釈を行なった。

【結果・考察】

(1) トラップトキャリア生成によるバイアスストレスの緩和過程

FET 素子にゲート電圧を印加し、電極からのキャリアの注入により試料にかかる影響を、バイ アスストレスと呼び、は FET の安定作動のパラメターとしている。両極性分子である TCT₄Q は、 酸化種、還元種の熱力学的安定性がともに高く、このストレスの緩和が非常に速い。緩和過程精 査のために、以下の実験を行なった。

<u>a) *I*sD-*V*G 曲線の閾値シフトに関する温度、周波数依存性</u>: 表面酸化シリコン板(絶縁膜 300 nm)上に形成された櫛型の金電極(電極幅 2 μm、電極間隔 2 μm)上に、キャスト法により半 導体層を形成させ、ボトムコンタクト型 FET 構造を作成した。この素子の伝達特性(ソース・ド レイン電流のゲート電圧依存性)の閾値の電圧掃引方向の反転(振幅 30 V,周波数範囲 0.01 ~ 0.6 Hz)に伴う"ずれ"(Δ*V*)は、顕著な温度依存性を示す。すなわち 292 K では閾値シフト

は $\Delta V = 約 10 V$ に及ぶが、150 K 以下では $\Delta V = 0 V$ となる (図 2)。なお、少なくとも上記の電圧反転周波数範囲では、 ΔV は周波数の影響を受けない。

<u>b)トラップトキャリアの生成による I_{SD} の減小と半減期の温度依存性</u>: ソース・ドレイン電流 I_{SD} の減少は、 V_{G} 印加に伴い電極から注入されたキャリアが、電荷を捕捉し構造緩和してトラップトキャリアになることによると考えられる。そこで、各温度における I_{SD} の減少曲線から半減期を求めたところ、低温域(T < 150K)では非常に遅い(半減期約 5.6 × 10³分)のに対し、高温域(T



Hex

Hex

図1:TCT₄Qの構造式

> 180 K)では低温域と比較し著しく速くなることが分かった(215 K, 半減期約60分)。

これらの実験 a), b)より、閾値シフトや *I*sD の減少は、結晶内に注入されたキャリアが、荷電分子種として構造緩和し、さらに周囲の分子がこの荷電種を安定化するように再配向することで、 トラップトキャリアとして不動化する過程と考えられる。TCT4Q で作製した FET で、この緩和 が起こり易いことは、移動度が比較的低いこと、および正・負電荷の補足で、キノイド構造がベ ンゼノイド構造に変換し安定化するという TCT4Q の電子構造の特徴を反映したものであろう。

(2) ゲート電圧除去に伴うトラップトキャリアの消滅過程

VGの印加下でバイアスストレスの緩和過程として生成したトラップトキャリアは、150 K以下の温度領域では VGを開放しても消失せず、フローティングゲートとして働くことで、電極より逆電荷をキャリアとして引きこんで Ispを生じさせる[1]。しかし、高温域ではトラップトキャリアは消滅することが分かっている。そこで、ゲート電圧除去に伴うトラップトキャリアの消滅により Isp が減衰する過程を 100 K から 200 K の温度範囲で測定し (Vsp = 5 V)、そのデータを1 次の指数関数でフィッテングして半減期(r)を求めたところ (図 3)、150 K 以下の低温域と 180

K以上の高温域では、半減期が大きく異なることがわかった。 この過程は、トラップトキャリア生成の逆反応に相当し、低温 域での緩和は、トラップトキャリアが逆電荷を取り込み中性種 へ戻る構造変化が主であるが、180 K付近になると分子結晶の 格子が緩み、荷電種の安定化に関与していた周囲の分子の再配 向が連動して起こると考えられる。そこでトラップトキャリア の消滅が極めて遅くなる 170-180K を、この FET 素子の凍結温 度と定めた。



(3)ダイオード性に見られる交替電場の追随限界

図 3 : 電流値減衰から求めたトラッ プトキャリアの寿命の温度依存性

TCT4Q の FET 素子では、上述のように冷却することで捕捉 ジャキャリアの寿命の温度依存性 キャリアの緩和過程を凍結することが出来る。そこで、常温で Vs, Vb, VGを適切に設定し (0 V, 40 V, 20 V)、100 K で VGを解除することで PN 接合を形成し、素子にダイオード特性をもた すことが可能となる。このダイオードのソース・ドレイン電極間に交替電圧(10¹⁻10³ mHz)を印 加し、整流特性の追随性能を検討したところ、100 K では 500 mHz まで整流特性が維持された のに対し、150 K では、500 mHz で追随限界を迎えた(図 3)。この結果は、「TCT4Q 素子の整流 効果は、トラップトキャリアがフローティングゲートとして働くことで出現した二種の半導体界 面で形成された PN 接合に由来する」という解釈を支持する。また、比較的遅い周波数で追随限 界を迎えるのは、逆バイアス時に電極にかかる同符号の電場が、捕捉キャリアへ及ぼすストレス が原因と考えられる。

以上、両極性分子を半導体層としてもつ FET において、ゲート電圧の印加、解除が引き起こす キャリアおよび捕捉キャリアへのストレスとその緩和が、本両極性 FET からダイオードへの育成 に深く係わっていることが実験的に明らかになった。

【引用文献】

[1] T. Sugawara, T. Ito et al., Pure and Applied Chemistry, 84, 979-989(2012) and references therein

金ナノロッド上に吸着したオクタンチオール分子の昇温脱離過程

(理研揺律機能*、産総研ナノシステム**、東工大院総合理工***) 伊藤 英輔*、武仲 能子**、伊藤 裕美*、原 正彦*,***

Thermal desorption process of octanethiols adsorbed on Au nanorods (RIKEN*, AIST**, TITech***) Eisuke Ito*, Yoshiko Takenaka**, Hiromi Ito*, Masahiko Hara*,***

【序】昇温脱離分析法(TDS)は吸着分子の吸着状態を調べる有用な手法で、我々はこれまで に金(111)上の様々なチオール自己組織化単分子膜(SAM)の昇温脱離過程を調べてきた[1]。 アルカンチオール SAM の昇温脱離過程は、初めに二つの分子が結合(二量化)してジスル フィドで脱離し、その後に個々の分子が基板との結合を切る分子脱離が起こると考えられ ているが、そのメカニズムは良く理解されていない。昨年の本討論会ではAu(111)と多結晶 金上のオクタンチオール SAM の TDS スペクトルを比較し、前者の二量化反応の温度が基 板の構造に依存することを報告した[1(c)]。本研究では、金ナノ構造体の上に吸着したオク タンチオール分子の昇温脱離過程を調べた。TDS の研究は薄膜や単結晶基板上の SAM に ついての報告しかなく、ナノ構造体上の SAM の研究例はない。ナノ構造体として、粒径 2・4 nm 程度の球状金ナノ粒子と一次元上の金ナノロッドの2種類を用いた。ナノロッドは 長軸方向には(100)/(110)面の結晶面が出ている。これらの金表面へのオクタンチオールの吸 着は X 線光電子分光法(XPS)にて評価した。

【実験】球状ナノ粒子の粒径は 2~4 nm でオクタンチオール修飾されたものをアルドリッ チより 2%トルエン分散液の状態で購入した。測定試料は、分散液を 10 倍に希釈し、基板 へ滴下して作製した。金ナノロッドはシード法により合成し、基板へ展開した[2]。ナノロ ッドを吸着させた基板をオクタンチオールの 1 mM エタノール溶液に浸し、表面修飾させ た。ナノロッドのサイズは走査型電子顕微鏡(SEM)で確認したところ、長軸方向の平均長は 約 840 nm であった。基板は XPS 測定には ITO 基板、SEM には Si 基板、TDS 測定には マイカ基板を用いた。また比較のために、多結晶金基板の上に作製したオクタンチオール SAM を作製した。

XPS 測定は角度分解型 XPS 装置 (ThetaProbe; サーモフィッシャーサイエンティフィック社) にておこなった。光電子の取り込み角は 23°~83°で、Al K_{α} 単色光源を励起源とした。TDS 測定は昇温脱離分析装置 (WA-1000S; 電子科学株式会社) にておこなった。試料加熱前の真空度は 2 x 10⁻⁹ Torr 以下で、昇温レートは 1 K/s とした。

【結果と考察】金基板上の SAM の脱離スペクトル(図 1)では、主に3種類のフラグメント が観測されることが知られている[1]。試料を加熱していくと、まず分子が二量化したジス ルフィド(質量数 290)の脱離が観測される。この脱離反応は分子が高密度に配列した構造か ら効率よく起こる。この脱離反応により分子密度 が下がった後で、1つの分子と基板との結合を切 断されることによる脱離がおこり、スルフィド (145)とチオール(146)の2種類が検出される。

図 2 に金ナノ粒子上に吸着したオクタンチオー ルの TDS スペクトルを示す。図1のスペクトルと 異なる脱離ピークが観測された。このことはナノ 粒子上のオクタンチオールの吸着状態は金薄膜上 に吸着した場合と異なることを示唆しており、ナ ノ粒子の方がより熱的に安定である。ナノ粒子で は3種類の質量スペクトルとも約460 K と同じ温 度にピークを持つ。4 nm 程度のナノ粒子の融解・ 分解温度は500-540 K との報告[3]があり、金の表 面融解とともに分子脱離が起こっている可能性が 考えられる。

図3にナノロッドのTDSスペクトルを示す。ナ ノロッドのTDSスペクトルは比較的ブロードな 構造で、脱離温度はサンプルによって20度以上変 化したため、正確な脱離温度を決定できなかった。 図1および2のTDSスペクトルと異なる形状に見 えるが、脱離温度ピークは両者の構造と対応して いると思われる。これは、ナノロッドには平坦な 面とナノ粒子に近い表面構造をもつ面があり、両 者の脱離を併せ持っていることが考えられる。平 坦な面は主にナノロッドの長軸に沿った面であり、 (100)および(110)面の結晶面からの脱離と帰属さ れる。多結晶金(および(111)単結晶)基板とほぼ



同じ温度で脱離ピークが観測されることから、アルカンチオールの熱脱離は結晶面には大 きく依存しないことを示している。ナノ構造体の表面はナノロッドの先端面や副生成物に よるものと考えられる。

以上から、ナノ構造体に吸着したアルカンチオール分子は熱脱離過程が金薄膜上に吸着 したときと異なり、分子の吸着状態や吸着力も異なっていることが考えられる。

<u>参考文献</u>

[1] (a) E. Ito, et al., Chem. Phys. Lett. 462 (2008) 209. (b) T. Hayashi et al., J. Phys. Chem. C
43 (2009) 18795. (c)伊藤英輔、他、第5回分子科学討論会(2011)、1P-058.

[2] Y. Takenaka & H. Kitahara, Chem. Phys. Lett. 467 (2009) 327.

[3] T. Kao et.al, Nanotechnology **17** (2006) 1416.

近接場光還元を用いた表面増強ラマン散乱測定

(関西学院大学・理工) 池町卓哉・北濱康孝・鈴木利明・尾崎幸洋

Surface-enhanced Raman scattering measurement by using near-field photo reduction

(Kwansei Gakuin University, Graduate School of science and Technology) <u>Takuya Ikemachi</u>, Yasutaka Kitahama, Toshiaki Suzuki, Yukihiro Ozaki

【序】

近年、表面増強ラマン散乱(SERS)イメージングの研究が進められてきている。SERS は単一分子で も検出可能な感度の良さと水分子の影響をあまり受けないという特徴から、生体細胞のイメージング に適しているといえる。しかし銀ナノ粒子を作製する過程において、細胞を浸した硝酸銀水溶液に還 元剤を加えると細胞全体が銀に覆われてしまい、任意の場所からの SERS スペクトルを検出できない [1]。また、光の照射により光還元させて銀を作製する場合、空間分解能が光の回折限界に制限されて しまいごく微小の大きさの銀を作ることはできない[2]。そこで、200~300nm の開口を持つ片持ち梁

である開口型カンチレバーの開口部分にレーザーを照射 することで光の回折限界を超えた近接場光を発生させ(図 1)、光還元を行うことによって回折限界を超えた領域に銀 ナノ粒子を作製し SERS を発生させることを試みた。ま た、この開口型カンチレバーは原子間力顕微鏡(AFM)に取 り付けられており、作製した銀ナノ粒子の大きさをその場 で測定することができる。



図1 開口型カンチレバー

【実験】

1mm 四方、厚さ約 0.5mm の硝酸銀結晶に近接場光(励 起波長 488nm,レーザーパワー5mW)を 60 秒間照射することで、硝酸銀結晶中の銀イオンを光還元し、 銀ナノ粒子を光の回折限界を超えた領域に作製した。その後開口型カンチレバーを取り外し、光還元 が起こった領域にチアシアニン色素のアセトン溶液(200 µ M)を一滴滴下し、アセトンを蒸発させチア シアニン色素を結晶表面に吸着させた後にラマンスペクトルを測定した。近接場光照射範囲を含む領 域からのラマンスペクトルを SERS スペクトル、それ以外からの領域からのスペクトルを通常のラマ ンスペクトルとし、両者を比較した。また、このときの近接場光照射前後の AFM 画像の変化も観察し た。

【結果と考察】



図 2 NK-88の SERS スペクトルと通常のラ マンスペクトル



図 3 近接場光照射前の硝酸銀結晶表面の AFM 画像



図 4 近接場光照射後の硝酸銀結晶表面の

AFM 画像

【参考文献】

[1] "Silver Colloids Impregnating or Coating Bacteria" S. Efrima, B. V. Bronk, J. Phys. Chem. B. **102**, 5947 (1998)

[2] "Surface-Enhanced Raman Scattering from Photoreduced Ag Nanoaggregates on an Optically Trapped Single Bacterium" Y. Kitahama, T. Itoh, T. Ishido, K. Hirano, M. Ishikawa, Bull. Chem. Soc. Jpn. **84**, 976 (2011)

[3] "Label-free Rapid Semiquantitative Detection of Proteins Down to Sub-monolayer Coverage by Using Suface-enhanced Raman Scattering of Nitrate Ion" Z. Zhou, G. Gary Huang. Y.Ozaki. Chem. Lett. **39**, 1203 (2010)

近接場光を照射した領域からのラマンスペクト ルを増強させることができた(図 2)。1040cm-1付近 の鋭いピークは基板に用いた硝酸銀結晶の硝酸イ オン由来のピークである[3]。この図から通常のラマ ンスペクトルでは観測されなかったチアシアニン 色素のラマンスペクトルが SERS スペクトルでは 増強されており、銀ナノ粒子が作製されていること がわかる。また、近接場光照射前後の AFM 画像 (2000nm×2000nm)を測定し(図 3,4)、それらの画 像の高さ方向の比を求め画像化しイメージングし た(図 5)。近接場光照射前後の高さの比から 300nm ×400nm ほどの突起ができていることがわかり、 これが銀ナノ粒子であると考えられる。しかし、 開口型カンチレバーは先端直径が少なくとも 200nm あるので、通常のカンチレバーよりも空間 分解能が悪い。それを考慮すると実際は 100nm~200nm ほどの銀ナノ粒子が作製されてい ると考えられ、開口型カンチレバーの開口部ほど の大きさの銀ナノ粒子が作製できたと言える。



図5 近接場光照射前後の高さ方向の値の比

1P-059

クレッチマン法によって励起された表面増強光電場の第二高調波発生 (静岡大院・工)〇小野 義大,周藤 要,佐藤 知幸,小野 篤史,居波 渉,川田 義正,杉田 篤史

Nonlinear optics polymers excited by surface plasmon

enhanced field in Kretchmann configuration

Shizuoka Univ. Y.Ono, K.Suto, T.Sato, A.Ono, W.Inami, Y.Kawata, and A.Sugita

【序】

伝導電子の集団励起状態である表面プラズモンに大きな注目が集められている。表面プラズモンを 光によって励起すると、金属表面には入射光電場よりも 2~3 桁高い増強光電場を発生することが特徴 である。この高密度電場を利用した様々な応用、特に高エネルギー線の発生に関する研究が活発に行 われている^[1,2]。本研究ではこの表面プラズモン増強光電場の二次非線形光学への応用について検討し た。すなわち、表面プラズモン増強光電場により、非線形光学ポリマー中で第二高調波発生を試みた。

【実験】

これまでに様々な表面プラズモンの励起方法が検討 されているが、本研究ではプリズムを用いた全反射減衰 法によって励起した。非線形光学分光法のための試料は 3層構造より構成される。40nmの銀薄膜をNLOポリマ ーの薄膜が塗布してあるBK7ガラスプリズム上に塗布 し、さらにその上に非線形光学ポリマーを積層した。こ

こで、非線形光学ポリマーはホストゲスト材料で、ホス トであるポリメチルメタクリレートとゲストであるデ ィスパースレッド1で構成されている。我々は先行研究 において、非線形光学ポリマー金属と接触する界面に積 層し、ガラス転移温度よりも高温でアニーリングすると



図 1 表面プラズモン増強光電場励起による非線形光学ポリマー中での第二高調波発 生を観測するための光学系

自発的に二次非線形光学感受率示すために必要な反転対称性の欠如した構造を形成することを確認している。^[3]ポリマーの厚さは15~100nmである。

二次非線形光学感受率を測定するための実験装置は図1に示した。励起光源は、フェムト秒光パル スである(中心波長:800nm、パルス幅:150fs、パルスエネルギー:1mJ)。反射 SHG 信号はカラ ーガラスフィルターで分離した後に光電子増倍管で検出した。試料表面上のビーム径は約 φ5mm であ った。励起光の偏光に対する依存性で SHG 光の偏光特性についても検討した。

【結果・考察】

図 2(a)は *p* 偏光を持つ励起光を照射した場合の試料より発生した第二高調波光の強度の入射角度に 対する依存性を示す。ここでは膜厚が 15 nm と 40 nm の試料に関する結果を示す。また、参考のため にポリマーをコートしてない銀薄膜に関する結果も示す。反射率に関するデータにおいてポリマーを コートした銀薄膜もコートしていない銀薄膜も、表面プラズモン共鳴条件を満たす入射角度において ディップ構造を示す。ポリマーをコートしていない銀薄膜のみの試料の場合、*θsp*=41.2^oにおいてディ ップ構造が見られた。ポリマーをコートした試料では*θsp*の位置はポリマー層の厚さに依存し、より広 い膜厚のポリマーのサンプルはより広い角度で示した。また、ディップの幅はポリマー層の膜厚が厚 くなるほど広がる傾向が見られた。ディップ構造を示す入射角 θ_{sp}はより広角側となる。ディップ幅は、 表面プラズモン増強電場の強度に密接に関係しており、ディップ幅が狭ければより高い表面プラズモ ンの増強度を持つ。一方、SHG 強度は反射率の入射角度依存性の結果に対応しており、ディップにお けるもっとも反射率の低い入射角において SHG 信号の強度が最も大きくなった。

図 2(b)は SHG 光強度を励起光の強度 *Ipump* の関数としてプロットした。いずれの試料よ り放出される第二高調波光の強度は、一般的 な伝搬光の場合と同様に *Ipump²*に比例する ことが確認された。また、ポリマーコートし た銀薄膜からの SHG 信号強度はコートして ないものよりも高い。故に、表面プラズモン 増強電場は銀薄膜のみならず NLO ポリマー 中で励起された非線形光学分極によるもの ということができる。



図 3(a)は表面プラズモン共鳴条件における SHG 信号強度の励起光の偏光角 γ_p に対する依存性を示す。 ここで、ポリマー層の厚さが 15nm の試料を用いた。実験結果は関数 $\cos^4\gamma_p$ でよく再現された。結果 は、非線形光学分極が *p*-偏光の波によってのみ励起されてることを示すものである。図 3(b)に SHG 光強度の偏光依存性を示す。実験結果は関数 $\cos^2\gamma_a$ でよく再現された。この結果は SHG 信号が *p*-偏 光方向に偏光していることを示すものである。一般的に、ホスト・ゲスト型 NLO ポリマーの二次非線 形感受率は、3 つの独立テンソル成分 *d*₃₃、*d*₃₁ (=*d*₃₂)、*d*₂₄ (=*d*₁₆)の線形結合で表現することができる。 この研究で観測された γ_p と γ_a に対する依存性は、SHG 信号が *d*₃₃成分のみに関連することを示してい る。ポンプ光の *p*-偏光成分のみが、銀表面の法線方向に表面プラズモン増強光電場を励起し、これに より NLO ポリマー中における銀表面の法線方向の非線形分極成分が励起されたのであろう。



図 3 (a)第二高調波光強度の励起光の偏光に対する依存性(b)第二高調波光の偏光依存性 【結論】

本研究ではポリマーをコートした銀薄膜における表面プラズモン共鳴条件における二次非線形光学 感受率について検討した。実験結果は、非線形ポリマーをコーティングすることにより、表面プラズ モン共鳴条件における銀薄膜の非線形性を増強させることができることを証明した。

参考文献

- 1. S. E. Irvine et. al. Phys. Rev. Lett. 98, 184801 (2004).
- 2. S. Kim et. al. Nature, 453, 757 (2008).
- 3. A. Sugita et. al. Optical Material Express 2, 1588 (2012).

1P-060

粒子埋込型 SSV プラズモニック結晶基板の調製とその SERS 活性 (FC-Cubic¹, お茶大共通機器セ²) <u>猪熊 喜芳¹</u>, 太田 鳴海¹, 八木 一三^{1,2}

Preparation of SSV plasmonic crystalline substrate retaining templates and its SERS activity (FC-Cubic TRA¹, Ochanomizu Univ.²) <u>Kiyoshi Inokuma¹</u>, Narumi Ohta¹, Ichizo Yagi^{1, 2}

【序】

固体高分子形燃料電池(PEFC)については、高効率・低コスト化を目指して様々な研究が行われ ているが、カソード触媒の酸素還元反応(ORR)機構の解明もその一つである。この反応は活性化過 電圧が大きく、燃料電池の効率を低下させる最大の要因である。ORR については現状でも反応中 間体に関する観測例が少なく、反応機構に関する知見も限られている。

我々は、ジェネレーター・コレクター測定型の電気化学マイクロ流路による時間分解測定と表面増 強ラマン散乱(SERS)分光法を組み合わせた測定系を構築することにより、ORR 中間体の検出を目 指しており、現段階では、この測定系に適した SERS 活性電極の調製を試みている。

我々は、球状セグメントボイド(SSV)型のプラズモニック結晶を SERS 活性基板として用いている。 これは、ポリスチレンなどの球状粒子を配列したコロイド結晶膜を鋳型として金属を電析することで作 製でき、鋳型粒子の大きさや電析する金属の厚みを変えることで、ボイド曲率や開口部の直径が異 なる SSV アレイを得ることが可能となる。通常、鋳型の粒子を除去することで SSV アレイが得られる が、粒子を除去せずにそのまま残すと「粒子埋込型 SSV プラズモニック結晶基板」となり、 粒子による Wispering Gallery(ささやきの回廊)モード とボイドによるプラズモンがカッ プリングし、plasmonic WGMs を生じる[1]。

本発表では、SERS 活性基板の調製方法と各種条件でラマン測定した PWGMs による SERS 活性の結果を報告する。

【実験】

スライドガラス上にスパッタコートにより 3.5 nm の Ti 密着層を介して Pt 膜を形成した上に、金を 電解めっきして、金膜基板を作製した。ポリスチレン(PS)粒子の単分散液に界面活性剤としてドデシ ル硫酸ナトリウム(SDS)を加え、コロイド結晶作製用の懸濁液を調製した[2]。この溶液をセルに入れ、 金膜基板を垂直に浸し、ディップコーターでゆっくりと引上げる事で、基板表面にコロイド粒子が並 び、コロイド結晶膜が出来る。

作製したコロイド結晶膜に金を電析すると、PS 粒子の間に金が析出し、コロイド結晶膜を鋳型とした Au-SSV アレイを作製できる。この時、基板を金のメッキ浴 (PG-25) に垂直に浸し、引き上げながら Au 電析することで、厚み勾配を有する粒子埋込型 Au-SSV プラズモニック結晶基板 (Au-SSV 基板)を作製した。

SERS 活性は、基板を p-アミノチオフェノールや 1,4-フェニレンジイソシアニドのエタノール溶液

に浸漬して基板表面に分子の自己組織化膜(SAM)を形成し、ラマン顕微鏡下、レーザー光の波長 と対物レンズの倍率を変えて測定した。また、基板ごと DMF に浸漬させてポリスチレンを溶解するこ とで、PS 粒子を除去した通常の SSV 基板に調製してのラマン測定も必要に応じて行った。

【結果と考察】

ディップコートによるコロイド結晶の形成機構は次のように考えられる。基板と懸濁液の界面に出来 たメニスカス部分の溶媒が蒸発し、蒸発分を補うように沖合から溶媒が流れてくる。この流れに乗って コロイド粒子が基板表面まで移動し、基板に付着する。この時、コロイド粒子の付着量に対応した速 さで基板を引き上げると、基板表面に粒子が一層で並んだコロイド結晶膜が出来る。

引上げ速度やコロイド懸濁液の濃度に応じて、溶媒の蒸発量を変えることが出来れば、任意の速度と濃度で、一層のコロイド結晶膜を安定して作製することが可能となる。溶媒の蒸発量は室内の湿度によっても変わるが、セルに入れた懸濁液表面の高さ(セル上部からの深さ)でも変わることが分かり、液面の深さを調整することでコロイド結晶膜が安定して作製できる様になった。

SSV 基板の勾配制御には、ディップコーターを用いた。コロイド結晶膜基板を金のメッキ浴にゆっ くりと浸ける事で PS 粒子の間に溶液を行き渡らせ、電析開始後一定時間経過で引上げ開始、任意 の時間で電析を終了した。引上げ開始の時間と電析

時間を制御することで、粒子径に応じた膜厚とした。

作製した Au-SSV 基板は、ボイドの開口径が基板内 の位置に応じて変化しているので、場所をずらしなが ら測定することで、膜厚に依存したラマンスペクトルを 測定できる。Fig.1 は、直径 800 nm の PS 粒子を鋳 型として製作した粒子埋込型 Au-SSV 基板を PDI 分子を吸着させる前に測定したもので、鋳型の PS に 由来する振動バンドが 1000 cm⁻¹ 付近のピークとし て観測できる。レーザー波長 633 nm, 785 nm で測 定したスペクトルをボイド膜厚の順(下から上に厚くな る)に並べている。厚くなるに従い、785 nm では、ラ マン信号とバックグランドが弱→強→弱と変化してい が、633 nm では、ラマン信号の強度に変化はなく、 バックグランドが強弱を繰り返している。膜厚依存性 だけでなく、粒径依存性もあることが示唆される結果 となった。



本研究は、NEDO「固体高分子形燃料電池実用化推進技術/基盤技術開発/MEA材料の構造・反応・物質移動解析」ならびに科研費特定領域「光-分子強結合場」の支援を受けて実施した。

【参考文献】

[1] R. M. Cole et al., Phys. Rev. Lett., 97, 137401 (2006)

[2] E. C. H. Ng, K. M. Chin, and C. C. Wong, Langmuir, 27, 2244 (2011)

1P-061

有機薄膜太陽電池変換効率に対する

ホスホン酸エステル含有フラーレン誘導体の側鎖による影響

(東邦大院理¹, TAKOMA Technology ², Jeonju University ³, Kyong Hee University ⁴, Korea University ⁵) <u>三浦 匠悟</u>¹, Oh Jaebuem ², Ryu Misun ², Lee Haeseong ^{2,3}, Jin Jang ⁴, 朴 鐘震 ^{1,5}, 森山 広思*¹

A structural effect of fullerene derivatives with phosphonic ester in organic photovoltaic devices[†]

(Toho University ¹, TAKOMA Technology ², Jeonju University ³, Kyong Hee University ⁴, Korea University ⁵) <u>Shogo Miura</u> ¹, Oh Jaebuem ², Ryu Misun ², Lee Haeseong ^{2,3}, Jin Jang ⁴, Chyongjin Pac ^{1,5}, Hiroshi Moriyama^{*1}

【諸言】 有機薄膜太陽電池は柔軟性、低コスト製造などの観点から次世代の太陽電 池として注目を集めている。有機薄膜太陽電池の活性層内構造として、バルクヘテロ ジャンクション(BHJ)が知られているが、より高い変換効率を達成するためには、半 導体どうしの親和性や層内モルフォロジー改善、半導体個々の特性向上が必要とされ る。PCBM (Phenyl-C₆₁-butyric acid methyl ester)¹⁾は有機薄膜太陽電池の有望な電 子受容物質とされているが、PCBM を用いたデバイスの光電変換効率はいまだ十分 ではなく実用化に至っていない。本研究では、変換効率を向上させるアクセプター材 料開発の方向性の一つとして、フラーレン誘導体の側鎖と電子供与物質の側鎖がどの ように変換効率に寄与しているかを明らかにするために、PCBM と同程度以上の溶 解性を保ち、活性層内で結晶化せず電子供与物質と適当に混和する PCBM 類縁体の 合成を試みた。電子供与物質とのモルフォロジー改善を念頭に、ホスホン酸エステル を有するフラーレン誘導体を合成し、側鎖の置換基を変えた誘導体それぞれの各種物 性測定を行った。また、電子供与物質として P3HT を用いてデバイスを作製し、そ の変換効率を測定するとともに、半導体どうしの親和性について検討した。



Figure 1. Novel PCBM Analogues.

【実験】 ベンゼン環のパラ位にホスホン酸エステル基を導入し、側鎖として Methyl, Hexyl, Dodecyl 基のアルキルを有する誘導体および、フェニル基を有する 4 種類の フラーレン誘導体(MPPE, HPPE, DPPE, PPPE)を、PCBM の合成 ¹⁻³⁾にならい下記 の Scheme 1.に従って合成をした。



これらの誘導体の熱化学的特性については DSC 測定、電気化学的特性については CV 測定によってそれぞれ検討した。デバイス評価は P3HT/PCBM の最適化条件を参考 にして、P3HT とフラーレン誘導体を o -ジクロロベンゼンに溶解させ、スピンコー ト法によって活性層薄膜を形成し、アニーリング処理をした後、変換効率を測定した。

【結果】 それぞれのフラーレン誘導体は約30%の収率で得ることができた。DSC 測定の結果、それぞれの誘導体は約380℃付近の融点をもつことがわかり、加熱の前 後で構造的な変化がないことが分かった。光電変換効率を測定した結果、側鎖のアル キルが短くなるにつれ短絡電流値は増加し、短い側鎖の誘導体を用いた方がより高い 変換効率を示した。本系の最大変換効率は現状では約1%であるが、成膜条件等を最 適化することでさらに向上する可能性があると考えられる。



Table 1. Photovoltaic parameters using novel C_{60} derivatives.

 $V_{\rm OC}$ (V)

0.528

0.557

0.453

FF

33.8

42.5

32.7

PCE (%)

0.98

0.74

0.26

Figure 2.	<i>J</i> - <i>V</i> characteristics	of the devices fat	oricated with P3HT	and novel C ₆₀ derivatives.

- 1) J. C. Hummelen, B. W. Knight, F. LePeq, F. Wudl, J. Yao, C. L. Wilkins, J. Org. Chem. 1995, 60, 532-538.
- 2) L. J. Gooßen, M. K. Dezfuli, Synlett., 2005, 3, 445–448.
- 3) B. Scheiper, M. Bonnekessel, H. Krause, A. Furstner, J. Org. Chem., 2004, 69, 3943-3949.
- [†] This work was supported by KIAT, Korea and a MEXT-Supported Program for the Strategic Research Foundation at Private Universities, Japan.

過渡吸収測定による水分解光触媒 BaLa4Ti4O15のキャリアダイナミクス

(京都大院・理¹、東理大・理²) <u>薮田光教¹</u>、和藤大鑑²、渡邊一也¹、工藤昭彦²、松本吉泰¹

Carrier dynamics of photocatalyst BaLa₄Ti₄O₁₅ for water splitting studied with transient absorption spectroscopy

(Kyoto U.¹, Tokyo U. of Science²) <u>Mitsunori Yabuta¹</u>, Tomoaki Wato², Kazuya Watanabe¹, Akihiko Kudo², Yoshiyasu Matsumoto¹

【序】水素ガスは地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しない燃料として有用であり、それ を水の光分解から生成する光触媒は多大なる注目を集めている。この反応機構においては光照射 により生成したキャリアのダイナミクスの理解が重要であり、TiO₂やその他の光触媒のキャリア ダイナミクスについて、遠赤外から可視・紫外に及ぶ幅広い範囲での過渡吸収分光法による研究 結果が報告されている[1-2]。

BaLa₄Ti₄O₁₅ (以下 BLT) は、紫外光照射により水を分解する光触媒能があり、その活性は NiO_x を助触媒として担持することで大きく向上することが知られている[3] (以下、助触媒なしの BLT を bare BLT、助触媒を担持した BLT を NiO_x/BLT と表記する)。この活性増強は NiO_x への電子 移動による電荷分離の促進に起因すると考えられているが、BLT から NiO_x への電子移動速度や、

H2O との電荷移動速度の助触媒担持による変化などを実験的に検証した例はない。それらの検証 には、実際の反応条件である水中における in situ でのキャリアダイナミクスの測定が必要不可欠 である。

そこで本研究では、可視光プローブ過渡吸収法により、bare BLT および NiO_x/BLT のそれぞれ において、空気中と水中におけるキャリアダイナミクスを調べ比較検討した。助触媒の有無に起 因するキャリアダイナミクスの相違から、NiO_xへの電子移動の時間領域を割り出した。また、水 中に沈殿させたサンプルの拡散反射過渡吸収測定結果を空気中のものと比較することで、H₂O へ のキャリア移動の時間領域も推定した。

【実験】ポンプ光としてフェムト秒 Ti:Sapphire パルスレーザーの3倍波(266 nm)を用いた。過 渡吸収測定の時間領域に応じてポンプ光の繰り返し周波数を1000 Hz および19 Hz とした。プロ ーブ光として CW レーザー光(400, 633 nm)を用いた。過渡吸収スペクトル及びその時間変化は、 プローブ光のサンプルからの拡散反射光強度をポンプ光からの遅延時間の関数として測定するこ とにより得た。

【結果と考察】図1にさまざまな時間領域で測定した 400 nm での過渡吸収の時間変化を示す。 これらの結果を複数の指数関数でフィッティングすることで、表1のような4つの減衰成分の時 定数を得た。

まず、空気中の bare BLT と NiO_x/BLT のτ1を比較すると、NiO_x 担持によって減衰速度が遅 くなったことが分かる。空気中では水分解反応に関わるキャリアの消費が小さいことから、この 相違は NiO_x への電子移動に起因すると考えられる。すなわち、ポンプ光により生成した電荷の内、 電子が NiO_x へ移動することにより光触媒における電子・正孔間の再結合が阻害されるために正孔

の寿命は長くなることが予想される。した がって、400 nmの過渡吸収は主に正孔に 由来し、NiOxへの電子の移動は sub µs 以 下の時間領域で起こると推定される。

水中において正孔の減衰速度に寄与す る要因は二通り考えられる。すなわち、水 への正孔の移動による減衰速度の増大と、 水への電子移動に伴う再結合の阻害によ る減衰速度の低下である。水中の bare BLT を空気中と比較した場合、て3は小さ く、τ4は大きくなった。これは水への正 孔と電子の移動が、それぞれ数十 μs、数 msの時間領域で起こるためと考えられる。 一方、水中の NiO_x/BLT を空気中と比較 すると、τ 2~τ4全て大きくなった。これ は水への電子移動の活性点となる NiOxを 担持することで数 µs~ms の時間領域で 水への電子移動が起こり、その効果が水へ の正孔移動の寄与を上回るためと考えら れる。

これらに対して、633 nm プローブの過 渡吸収では、上記のような助触媒担持依存 性や環境依存性は明確には見られなかっ

過渡種の吸収と考えられる。



⁽a)1 µs 領域(b)100 µs 領域(c)10 ms 領域

た。したがって、633 nm の過渡吸収は、光触媒表面の変調の影響を受けないバルクに存在する

42 (2)

100(20)

520(40)

1050(70)

表1 フィッティングより得た減衰成分の時定数(括弧内は標準偏差)						
	$ au$ 1(μ s)	$ au$ 2(μ s)	τ ₃ (μs)	$ au$ 4(μ s)		
bare BLT in air	0.490 (0.004)	2.87 (0.06)	55 (1)	740 (20)		
bare BLT in water	0.486 (0.005)	2.6 (0.1)	44 (1)	990 (80)		

2.7(0.3)

5 (1)

【参考文献】

NiO_x/BLT in air

NiO_x/BLT in water

[1] A. Fujishima, X. Zhang, and D. A. Tryk, Surf. Sci. Rep., 63, 515 (2008.).

0.59(0.02)

0.57(0.04)

[2] M. A. Henderson, Surf. Sci. Rep., 66, 185 (2011)

[3]Y. Miseki, H. Kato, and A. Kudo, Energy Environ. Sci. 2, 306 (2009)

アルカリ置換ゼオライトを用いた MALDI-MS 法の研究 (首都大院・理工) 鈴木淳也 佐藤朝美 藤野竜也 橋本健朗

Mechanism of MALDI-MS method with alkali-substituted zeolite matrix

(Tokyo Metropolitan Univ.) Jyunya Suzuki, <u>Asami Sato</u>, Tatsuya Fujino, Kenro Hashimoto

【序】 MALDI-MS(マトリクス支援レーザー脱離イオン化質量分析法)は試料物質に対してマト リクスを過剰に入れることで、分析対象物質を主としてプロトン付加体として検出する質量分析 手法で、近年生体高分子の分析等に広く活用されている。しかし、幾つかの問題も知られている。 例えば、高分子量と低分子量の分析対象物が混合した試料では、レーザー照射による試料やマト リクスの分解物により、低分子量領域やマトリックス由来のピークが現れる領域のスペクトルが 複雑になる。また、試料中に存在する無機塩から脱離したと考えられるアルカリイオンやその付 加体のピークが観測されることが多いが、それらの由来、原因の解明も困難である。

本研究では、マトリクスや試料の分解を抑制し、分析物を意図的にアルカリイオンの付加体と して検出すること目的として、一般に広く用いられているマトリクスである THAP (2,4,6-trihydroxyacetophenone)とアルカリ置換したゼオライトを混合した新規マトリクス分子 を用いて MALDI-MS 測定を行い、上述の欠点が改善されたスペクトルの測定に成功した。また マトリクスイオンの生成機構について、実験と理論の両面で分子論的考察を行った[1]。

【実験】 ゼオライト(JRC-Z-HM20)を酢酸リチウム溶液中で加熱還流することでリチウム置換ゼ オライト(LiM20)を調製した。調製した LiM20 の FT-IR スペクトルを測定し、非置換のゼオライ トで3610cm⁻¹ 前後に高強度で観測される OH 伸縮振動バンドが消えていることから、ゼオライ ト中のプロトンはほぼ完全にリチウム置換されたと判断した。

マトリクスに LiM20 と THAP 複合体、試料に Phenobarbital (分子量 232.24)を用いて、 MALDI-MS 測定を行った。図1に THAP/LiM20 を用いた場合(上)と THAP のみを用いた場合(下) の MALDI-MS スペクトルを示した。 LiM20/THAP 複合体を用いることで分析対象イ オンのピーク (239 [M+Li]+)を、マトリクスイオ ンピーク(175 [THAP+Li]+)から十分分離して高 強度に検出できた。また THAP のみを用いると出 現する解析困難な(191 [THAP+Na]+)のピークは、 LiM20 を用いると消失している。



THAP を入れずに LiM20 と試料を用いて MALDI-MS 測定を行ったところ、試料イオンは検出 されなかった。従って、THAP は試料に Li イオンを付着させるのに必須で、[THAP-Li]+が生成 し、その後試料にイオン移動していると考えられる。

LiM20 を加熱乾燥し空孔中の水分を飛ばして から THAP と混合させた(脱水内包処理)マト リクスと、加熱乾燥せず大気中で同様に処理をし た(含水内包処理)マトリクスを用いて、それぞれ MALDI-MS スペクトルを測定した。結果を、図2 に比較して示した。含水内包処理したマトリクス を用いると[THAP+H]+および[THAP+Li]+)に帰 属される2本のピークが高強度に検出されたの に対し(上)、脱水内包処理したマトリクスを用



図 2 含水内包及び脱水内包処理をした THAP/LiM20 による MALDI-MS スペクトル いると両方とも強度が著しく低下しほぼ検出されなかった(下)。このことから、 分析物にイオ ン渡す前駆体である THAP のイオン付加体の生成には、水が必要であることが解った。また非ア ルカリ置換ゼオライトと重水を用いた実験で、THAP に付加するプロトンはゼオライトからでは なく水由来であることが解っている。

【量子化学計算】LiM20 を(AlH₃OLiSiH₃)でモデル 化し、THAP が LiM20 に吸着した構造を、 B3LYP/6-31+G(d,p)法で計算した。また水1分子が 共存する場合についても同様の計算を行った。図3 にエネルギーの低い最適化構造を示した。

水がない場合は、THAP の分子内水素結合が切れ、 リチウムが THAP の酸素原子を架橋した構造 0a が 最安定で、THAP の構造を維持してリチウムと結合 した 0b は 13.8kJ/mol 高かった。0a は実験の赤外 吸収スペクトルをよく再現した。

水分子が共存した場合に得られた1aから1cはい ずれも実験の赤外吸収スペクトルをよく再現した

が、水とも結合したリチウムが THAP と結合した



1c 8.6 kJ/mol 1d 47.6 kJ/mol 1e 50.2 kJ/mol

図 3 THAP/LiM20 吸着構造

1a が最安定であった。0a 中のリチウムが水和した構造の 1b は 5.1kJ/mol 高かった。また THAP. H₂O. LiM20型の 1c はさらに 3.5kJ/mol 高かった。

一方、THAP のイオン付加体の基になると考えられる[THAP + Li]⁺...H₂0..[Zeo]⁻型イオン対構 造の 1d と 1e は 1a より約 50kJ/mol 高かった。このエネルギー関係から、電子基底状態で THAP がLiM20に吸着するだけで自発的にTHAPLi+の前駆構造に至ることは困難である。

非置換ゼオライトと THAP を用いた場合には、THAP の励起状態分子内プロトン移動がゼオラ イトからのプロトン引き抜きの引き金となり、水がそれを補助する機構と考えられている[2]。そ れを参考にすると、水なしの場合には分子内プロトン移動が起きない Oa が安定なため THAP の イオン付加体が生成しにくいことが示唆される。現在、水ありなしの両方について励起状態から の反応経路の探索研究を進めている。

[1]J. Suzuki, A. Sato, et al., Chem. Phys. Lett. in press.

[2]Y. Komori et al., J. Phys. Chem. C, 114(2010), 1593-1600.

1P-064

金電極に結合した色素分子の酸解離挙動

(鹿児島大院理工) 野添 久,前田 環,神長 暁子,藏脇 淳一

Acid dissociation behavior of dye molecules immobilized on gold electrode

(Kagoshima Univ.) Hisashi Nozoe, Tamaki Maeda, Akiko Kaminaga, Junichi Kurawaki

【緒言】自己組織化単分子膜(SAM)は末端に機能性の官能基を導入することで固体あ るいは粒子表面の性質を変化させることができるため、さまざまな分野で表面修飾や 機能化に利用されている。これまで、我々は SAM 表面への色素吸着とその配向状態 に関する分光データを報告してきた。しかし、静電的な相互作用を主とした物理吸着 では色素吸着量の制御が難しく、吸着量の再現性にも問題があった。そこで吸着量の

制御のために、今回我々は、金薄膜電極上に 11-メル カプトウンデカン酸(MUA)の SAM を形成させ (MUA-SAM)、その上にアミノ基を有する色素 Neutral Red(NR)を化学吸着させることで再現性の ある色素の固定化を試みた。さらに、化学吸着した 色素に及ぼす極性や pH などの周辺環境の影響を分 光学的に調べ、電極表面に結合した色素の酸解離挙 動を考察した。さらに、薄膜電極と金ナノ粒子上へ の吸着挙動の違いを調査するために、1-6 ヘキサンジ チオール(HDT)の SAM を介して結合した金ナノ粒 Scheme 1. Structural equilibrium 子上に同様に色素を化学吸着させ、これらを分光学 of Neutral Red (NR). 的に調べた。



【実験】 MUA-SAM で修飾した金薄膜電極は、洗浄した金薄膜電極を脱気した MUA のメタノール溶液中に窒素雰囲気下で24時間浸漬して作製し、その後エタノール、 アセトン、超純水でリンスした後、N2 ガスで乾燥させた。色素 NR は、作製した MUA-SAM 修飾電極を縮合剤 EDC/NHS を含む水溶液中に4時間浸漬して処理した 後、NRのメタノール溶液中に24時間浸漬して吸着させ、その後同様にリンスし、 乾燥させた。金ナノ粒子はクエン酸還元法により合成し、この金コロイド水溶液中に、 HDT-SAM 修飾金電極を 24 時間浸漬した後、同様にリンスし、乾燥させた。この金 ナノ粒子修飾金電極上に同様の手法により MUA-SAM を形成し、色素を吸着させた。 そして、薄膜電極上に化学吸着した色素の紫外可視吸収スペクトルを測定した。

【結果と考察】Fig.1は pH6.75 における電極上に吸着した色素と色素吸着前の SAM 修飾電極との差スペクトルである。実線は負に帯電した MUA-SAM 表面に色素を静

電的に物理吸着させた場合、破線は MUA-SAM を介して化学吸着させた 場合のスペクトルである。点線は水溶 液中におけるスペクトルで比較のた めに載せている。まず NR は水溶液中 において、455 nm と 535nm に二つの 極大吸収波長を持ち、これらは NR の 還元体と酸化体にそれぞれ相当する。 NR を物理吸着させた場合、水溶液中 と同様の極大吸収波長を示すことか ら、電極表面に吸着した NR はバルク 中と類似の環境にあることが示唆さ れる。一方、NR を化学吸着させた場



Fig. 1 UV-vis spectra of NR adsorbed on the gold electrodes at pH 6.75

合、NRの還元体由来と思われる極大吸収波長が479 nmに観測され、還元体 NR の 極大吸収波長が長波長シフトした。これらの結果より、NR の物理吸着と化学吸着で はその吸着状態に明らかな違いがあることが分かる。Fig. 2 はさまざまな pH の水溶 液中で測定した化学吸着した NR の差スペクトルである。pH の減少に伴い、479 nm の吸光度が徐々に減少すると共に525 nm の吸収強度が増加した。これらの極大吸収 波長は化学吸着した NR の還元体と酸化体にそれぞれ相当すると思われ、pH の変化 に伴い電極表面でも NR が酸解離していることが分かる。さらに、525 nm での吸光 度を pH に対してプロットしたものを Fig.3 に示す。NR の pKa は水溶液中において 6.7 であるが、化学結合した NR では 4.0 となり、pKa が酸性側にシフトした。この 原因は現在のところ不明であるが、NR が電極表面に化学結合することで酸化解離平 衡状態が変化したことにより、また NR の吸着状態が異なるために生じた効果ではな いかと推測し、考察を行っている。詳細については、金ナノ粒子修飾電極を用いて得 られた結果も含めて、当日報告する。



Fig. 2 UV-vis spectra of NR chemisorbed on MUA-SAM at various pH



Fig. 3 Plots of absorbance at maximal absorption wavelength of oxidized NR vs. pH

金(111)基板上に作製したベンジルメルカプタン・ベンゼンチオール

二成分自己組織化膜の SERS および STM による評価

(東北大院・理) <u>富澤 繁</u>,藤田 康彦,佐藤 宏一,堀本 訓子,福村 裕史

SERS and STM measurements of benzylmercaptan-benzenethiol binary SAMs on Au(111) (Tohoku Univ.) <u>Shigeru Tomizawa</u>, Yasuhiko Fujita, Koichi Sato, Noriko Horimoto, Hiroshi Fukumura

【序】様々な機能性末端基を有するチオールの自己組織化膜(SAM)は、金表面を機能化する手法として注目されており、SAMの吸着構造や電気的性質が研究されている。さらに近年では、二種類の分子のSAMから成る二成分自己組織化膜(binarySAM)が注目されるようになり、分子デバイスなどへの応用が期待されている。例えばDontenらは、binarySAMの吸着構造や電気的性質を調べるために、平坦な金(111)基板上に作製したbinarySAMの走査型トンネル顕微鏡(STM)測定、サイクリックボルタンメトリー(CV)に加えて、凹凸を持つ粗い基板上に同条件で作製したbinarySAMの表面増強ラマンスペクトル(SERS)測定を行っている¹。しかし、金(111)基板上と凹凸を持つ粗い基板上ではbinarySAMの吸着構造は大きく異なる可能性があり、基板の凹凸が異なる条件でのSERS測定による正確な評価は困難と予想される。本研究では、金(111)基板上に作製した芳香環骨格を持つチオールのbinarySAMの吸着構造をSTM測定によって調べると同時に、同一の基板のSERS測定を、基板上に金ナノ粒子(AuNPs)を吸着させることで行った。CV測定では基板全体の分子の吸着量を知ることができるのに対し、この手法では金(111)基板上におけるレーザースポットサイズ程度の局所領域の、吸着分子の吸着量とコンフォメーションを知ることができると期待される。

【実験】金(111) 基板はマイカ上に蒸着した金蒸着基板にアニーリング処理を施すことにより作製した²。 binary SAM を作製する分子としてベンゼンチオール(BT)およびベンジルメルカプタン(BM)を用いた。

試料は基板を 10 mM の BM / エタノール溶液に 20 時 間浸漬させた後、10 mM の BT / エタノール溶液に 1、5、 10、20 時間浸漬させることで作製した。STM 探針として、 劈開した Pt-Ir 20 %線を用いた。また、金(111)基板上 で SERS 測定を行うために、binary SAM を作製した試 料を AuNPs 溶液中に入れて 10^3 G で 10 分間遠心分 離して、binary SAM 上に AuNPs を圧着させた。励起 光としては He-Ne レーザー(632.8 nm)を用いた。

【結果と考察】BT および BM の単一分子種 SAM の STM 像を Fig. 1 a, b に示す。これらの像では、広範囲 の平滑な領域上に凹状の斑点が観測された。多くの論 文でこのような結果が報告されており、斑点は SAM の 形成中に金基板表面が一部溶解して生成したくぼみで あると考えられている³。binary SAM を作製した試料の



Fig. 1 金 (111) 基板上に作製した SAM の STM 像 (a) BT-SAM, (b) BM-SAM, (c) BT / EtOH に 20h 浸漬した後 BM / EtOH に 20h 浸漬して作製した binary SAM, (d) Fig. 1 c 白線部の断面図

STM 像を Fig. 1 c に示す。取得した STM 像の凹凸は明らかに Fig. 1 a, b とは異なっており、2 種類の高さの領域が持つ幅はど ちらも 3~4 nm 程度だった(Fig. 1 d)。このように、BT-BM binary SAM は、BT あるいは BM の単一分子種 SAM とは構造 が大きく異なることがわかった。さらに、この構造は Noh らによっ て報告された、2 種類の分子の混合溶液に基板を浸漬すること で作製した BT-BM binary SAM の構造とも異なる⁴。本研究で は予め BM の単一分子種 SAM を作製しており、この SAM は 規則正しく並ぶという報告がされている⁵。この一部を BT が置 換していくことが関係しているのではないかと考えられる。

次に、Fig. 2に BT、BM の単一分子種 SAM と、BT / エタ/ ール溶液への浸漬時間を変えた 4 種類の BT-BM binary SAM および AuNPs を圧着していない binary SAM のラマンス ペクトルを示す。単一分子種 SAM のラマンスペクトルでは、 BT で 1072 cm⁻¹ に、BM で 1174 cm⁻¹ と 1209 cm⁻¹ に各分子 種固有のピークが観測された。また、すべての binary SAM のラ マンスペクトルにおいて BT と BM に固有のピークが混在して観 測され、試料上のレーザースポット内に 2 種類の分子が存在し ていることがわかった。一方で、AuNPs を圧着していない binary SAM のラマンスペクトルにはピークが観測されなかった。 この結果から、平坦な金(111) 基板上で SERS 測定が可能にな ったのは、AuNPs を圧着することによりできた金(111) 基板と AuNPs の間のギャップによって光電場が増強されたためと考え られる。

これらの結果から、金(111) 基板上に作製した同一の binary SAM に対して、STM 測定および SERS 測定を行うことが可能 であることが示された。また、Fig. 2 の binary SAM のラマンス ペクトルでは、BT / エタノール溶液への浸漬時間を変化させ たときに、BT に帰属されるピーク(1072 cm⁻¹)とBM に帰属され るピーク(1174 cm⁻¹)のピーク強度比が変化しているのが観測さ れており(Fig. 3)、発表ではこの結果についても議論する。



Fig. 2 BM-SAM、BT-SAM、BM を BT で置換した binary SAM および AuNPs を圧着していない binary SAM のラマンスペクトル



【参考文献】

[1] M. L. Donten et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 11, 3390-3400 (2009)

[2] N. Claude et al., *Surf. Sci.*, 573, 383 (2004) [3] J. A. M. Sondag-Huethorst et al., *J. Phys. Chem.*, 98, 6826-6834 (1994)
[4] J. Noh et al., *Bull. Korean Chem. Soc.*, 27, 403-406 (2006) [5] G. Yang et al., *J. Phys. Chem. B*, 107, 8746-8759 (2003)

金-セリア合金クラスター(Au_mCe_nO_{2n+x}⁺)の CO 分子との反応性

(東大院・総合)工藤 沙紀, 宮島 謙, 真船 文隆

The reactivity of Au and ceria bimetallic cluster $(Au_m Ce_n O_{2n+x}^+)$ with CO molecule

(The University of Tokyo) Saki Kudo, Ken Miyajima, Fumitaka Mafuné

【序】セリウム酸化物であるセリア(CeO₂)は自動車 の排気ガス浄化触媒である三元触媒において重 要な物質である。実用触媒では通常、活性物質が 酸化セリウム(セリア)や酸化チタン等の担体に担 持されており、ナノメートルサイズの多元素気相ク ラスターは、このような担持触媒のモデルとなりうる。 我々はこれまでの研究で、金-セリアカチオンクラ スターと Ding らによるセリアカチオンクラスターの 研究結果[1]を比較し、各クラスターの一酸化炭素 ガス(CO)反応性に違いがあることを見出した。本 研究では、金とセリアの合金カチオンクラスターに 対し、CO との反応速度定数および Post-heating(生成部終端部での加熱)による組成 変化を測定した。

【実験】レーザー蒸発法およびリフレクトロン型飛 行時間型質量分析計を用いて実験を行った(図 1)。 真空チャンバー内でセリウムおよび金の金属棒を Nd³⁺:YAGレーザーの第二高調波で独立に蒸発 し、0.1%程度の酸素(O₂)を混合したヘリウムガス (He)を噴出させることでセリアと金の合金クラスタ ーを生成させた。さらに 15 mm 先に取り付けた別 のバルブから、He で希釈した COを吹き込み反応 させた。生成したクラスターは加熱可能なパイプを 通過した後真空中へ放出され、質量分析部へ導 かれた。CO ガスと反応する前後の質量スペクトル を測定し、反応によるクラスターの減少量から CO 分子に対する反応速度定数を求めた。

【結果と考察】

(a) 金-セリアクラスターと CO との反応性

生成した金-セリアクラスターは Au_mCe_nO_{2n+x}⁺(1≤m≤5, 2≤n≤7, -1≤x≤2)であっ



た。 クラスター中の Au 原子数が増すと、O 原子数の Ce:O = 1:2 組成からのずれが x = 1, 2の、より多 くの O を含むクラスターが生成する。 これらは CO ガスとの反応によって、CO 分子を吸着する(図 2)。

 $\operatorname{Au}_m\operatorname{Ce}_n\operatorname{O}_{2n+x}^+ + \operatorname{CO} \rightarrow \operatorname{Au}_m\operatorname{Ce}_n\operatorname{O}_{2n+x}(\operatorname{CO})^+$

上式の反応前後の Au_mCe_nO_{2n+x}⁺クラスター強度比から CO との反応における速度定数を求めた(図 3)。速度定数は 10^{-15} - 10^{-14} molecule cm³ s⁻¹程度であり、クラスター中の Au 原子数が多いほど速度定 数は大きくなる傾向が見られた。セリアクラスターCe_nO_{2n+x}⁺(x = 1, 2)と CO との反応速度定数は 10^{-19} - 10^{-15} molecule cm³ s⁻¹であることから、Au との合金クラスターにすることで CO 分子吸着反応の反 応性が向上したと考えられる。

(b) Post-heating によるクラスター組成の変化 生成した金-セリアクラスターに対して Post-heating を行い、加熱の影響を検討した。
図4に常温と573 Kで Post-heating を行った 後の質量スペクトルの変化を示す。クラスター 生成の様子を示す。高温下では、金-セリアク ラスターからの O2 脱離が見られた。例えば、
図中に矢印で示したように、Au, Ce, Oが2, 3, 8 が減少し、2, 3, 6 が増加することが見て取れ る。このことは、2, 3, 8 から O 原子 2 つが O2 分子として脱離したためと考えられる。また、1,



4,8 も著しい増加を示しているが、1,4,9 にほとんど変化がないことや 1,4,10 が室温でもほとんど生成しないことから、 O_2 脱離ではなく他の組成のクラスターが熱で解離した結果の増加と考えられる。また、Au が存在することで高温下でも合金クラスターより多くの O 原子を保持できることがわかった。セリアクラスター $Ce_nO_{2n+x}^+$ の場合、高温下ではx = -1, 0のクラスターのみが生成するが、合金クラスターでは $0 \le x \le 2$ のものが生成している。このことから、クラスター中の Au 原子は Ce 原子よりも強く O 原子と結合していると考えられる。

(c) CO との反応における Post-heating の影響 CO と反応後の金 - セリアクラスターに Post-heating を行った。常温ではほとんどすべ ての合金クラスターに CO 分子吸着が確認さ れたが、図 5 に示すように Post-heating を経た 後はAu 原子が1,3 個付きで $x \ge 0$ のものに CO 分子の吸着が見られた。それに対し、Au 原子 が2 個の組成では、x = 0 のクラスターのみに CO 分子の吸着が確認された。Post-heating に よる O₂脱離が確認されたのも Au 原子数が 2 個のもののみであったことから、クラスター中





の Au 原子数が反応性の違いに影響していることがわかった。

【参考文献】

[1]Xun-Lei Ding, et al., Phys. Chem. Chem. Phys. ,2010, 12, 3984-3997.

マグネトロンスパッタリング法を用いたサイズ選別クラスター源の開発 (慶大理工¹、JST-ERATO²) 赤塚 紘己¹、角山 寛規^{1,2}、中嶋 敦^{1,2}

Development of size-selected cluster source based on magnetron sputtering (Keio Univ.¹, JST-ERATO²) <u>Hiroki Akatsuka</u>¹, Hironori Tsunoyama^{1,2}, Atsushi Nakajima^{1,2}

【序】数個から数百個の原子が集合したクラスターは、サイズ(構成原子数)によってその物性値が劇的に変化 し、バルクや原子とは異なる新奇な物性の発見が期待できる魅力的な物質群である。これまで、当研究室におい て、気相レーザー蒸発法によって種々の新規クラスターの創出に成功しているが、これらの機能を開拓し、精密 集積化によってデバイス応用へとつなげていく上では、その合成量の少なさを克服する必要があった。本研究で は、クラスター大量合成を目指して、マグネトロンスパッタリング(MSP)法を用いたクラスター生成源を製作 した。生成したクラスターイオンのサイズ分布を質量分析計によって評価し、クラスターの生成条件について検 討した。

【実験】装置の概略を図1に示す。この装置はクラスター生成部、イオン偏向部、質量分析部の3つの真空槽から構成されており、それぞれターボ分子ポンプで真空排気されている。スパッタリングに使われるArガスの導入部はターゲットに吹き付けるように配置され、クラスター成長に使われるHeガスは液体窒素によって冷却されてからターゲット付近に流入する。成長セル内に設置したMSP源のターゲットにDC電圧を印加することで、マグネトロンスパッタリングを起こし、金属原子を生成する。生じた原子を冷却したHeガスで満たした成長セル(全圧 20 Pa、長さ 250・300 mm)で凝集させ、クラスターへと成長させた。生成したクラスターは、差動排気によって高真空領域に導入されるとともに、八重極イオンガイドおよびイオン偏向電極によって四重極質量選別器(Q-MS)へと導かれる。Faraday カップ検出器によってイオン電流を測定し、質量スペクトルを得た。Ag クラスター正イオンを対象として、装置の性能を評価した。加えて、Si クラスター負イオンを対象として、生成クラスターのサイズ分布に及ぼすAr流量の影響について調べた。



図1マグネトロンスパッタリング型クラスター生成・分析装置の概略

【結果】Ag ターゲットを 20 W、He: 0.30 L/min、Ar: 0.16 L/min の条件でスパッタリングして得られた正イオ ンの質量スペクトルを図 2 に示す。質量スペクトルには、Ag クラスター正イオンの系列が観測され、1 量体から 140 量体以上までの生成を確認した。中でも *n* =2~20 の領域が強く、例えば Ag10⁺の強度は 500 pA 程度であり、 これは標準的なパルスレーザー蒸発法の 100 倍程度である。また、130 量体付近でも 20 pA ほどあり、直径 7 mm の円に3×10⁴個/µm²(最密充填構造を考えた場合の 0.1 ML に相当)で蒸着するには 3 時間あれば十分である。 加えて、図 2 には魔法数クラスター (*n*=3, 9, 19, 21, …) は強く観察されなかった。これは、準安定種の解離が 起きないほどに、成長過程におけるクラスターの冷却が十分であることを示している。冷却を行わない場合は、1 量体のみが強く観測され、クラスターはほとんど観測されなかった。



Si ターゲットを 50 W、He: 0.20 L/min、Ar: 0.15, 0.17, 0.20 L/min でスパッタリングして得られた負イオンの 質量スペクトルを図 3 に示す。Ar 流量が 0.17 L/min の場合には(図 3b)、Si クラスター負イオンの 6 量体から 25 量体までが生成し、この Ar 流量範囲ではピーク強度が一番強かった。最も強い Sig⁻のイオン電流は 500 pA であり、これも標準的なパルスレーザー蒸発法の 100 倍程度である。Ar 流量が少ない場合には(図 3a)、Si₄⁻の 強度は増加する一方、 $n \ge 6$ の強度は減少し、確認できる最大サイズは 12 量体であった。Ar 流量が多い場合には (図 3c)、図 3b に比べて Si₄⁻の強度が減少する一方、 $n = 7 \sim 11$ 付近が強いという特徴は変わらない。他方、 $n \ge$

20 の強度は増加し、最大サイズは 35 量体以上で あった。これは、Ar 流量を増加させたことで、タ ーゲットから生成される中性原子の生成効率が向 上し、クラスターの成長が促進されたためと考え られる。

以上、本研究では、高強度に金属および半導体 クラスターを生成するクラスター源を開発した。 Q-MS によって特定サイズのクラスターイオンを 分離した後でも 500 pA 程度の強度で得られ、標準 的なパルス蒸発法に比べて 10~100 倍程度の高強 度を達成できた。

【謝辞】装置製作にあたり有益なご助言を頂いた 安松久登准教授(豊田工大)と寺嵜享教授(九州 大)に心から感謝いたします。



図3 Si クラスター負イオン質量スペクトル.Ar 流量を変えた時のサイズ分布の変化.

パルスバルブによるヘリウムナノ液滴の生成
 -ヘリウム液滴冷却による極低温金属クラスターの分光測定に向けて ((株) コンポン研¹、豊田工大²) 尾高 英穂¹、市橋 正彦²

Production of helium nano-droplets using a pulse valve -For spectroscopy of metal clusters cryogenically cooled by the droplets-(Genesis Res. Inst., Inc.¹, Toyota Tech. Inst.²) Hideho Odaka¹, Masahiko Ichihashi²

[序]

金属クラスターへの分子の吸着および吸着分子の化学反応は、金属クラスターのサ イズや組成によって特異的に変化する。こうした特性はクラスターを触媒として応用 する場合の設計可能性を広げることにつながる。そのためには反応性の根幹である分 子と金属クラスターとからなる複合体の幾何構造・電子構造を理解することが重要で ある。このため我々のグループでは分子吸着一金属クラスターイオンへの赤外レーザ 一照射に伴う分子脱着を観測する赤外光解離分光法によって、吸着分子の振動スペク トルおよび金属クラスターのフロンティア電子のスペクトルを観測してきた。しかし ながらこの手法では、内部温度の比較的高いクラスターからのみ分子の脱着がエネル ギー的に可能となるため、ピーク幅の広いスペクトルが得られていた。この問題を解 決し、分子吸着一金属クラスターイオンの構造を詳細に検討するために、ヘリウム液 滴を用いた金属クラスターイオンの冷却装置を開発している。この装置ではヘリウム 液滴と金属クラスターイオンとの低エネルギーでの合流型衝突によって、ヘリウム液 滴に金属クラスターイオンを取り込ませることに特徴がある。その結果、ヘリウム液 滴を熱浴とするクラスターの内部エネルギーの低下、およびヘリウム原子の脱離を観 測することによる光吸収検出の高感度化が期待される。ここでは、極低温に冷却した パルスバルブから高圧のヘリウム気体を噴出することによって、ヘリウム液滴の生成 実験を行ったので、その結果を報告する。

[実験]

装置は、ヘリウム液滴生成部、イオン化部、質量分析部、イオン検出部からなる(図 1)。極低温冷凍機を用いてパルスバルブを 10 K 程度まで冷却し、ここからヘリウム 気体(純度 > 99.99995 %)を押し圧 10-40 bar、パルス幅 150-200 µs 程度、繰返し周 波数 10 Hz で真空中に噴出した。これをスキマーによって切り出し、電子衝撃(85 eV,



0.5-1.0 mA)によってイオン化した。このようにして生成したイオンを四重極質量分析器により質量分析し、二次電子増倍管を用いて検出した。

[結果と考察]

図 2 に押し圧 10 bar のときに検出された He_2^+ 付近の質量スペクトルを示す。パルス幅 150 μ s 以上で、質量数 8 付近に He_2^+ が観測さ れていることがわかる。ヘリウム液滴 He_N の 電子衝撃イオン化により He_2^+ が生成すると考 えられる。

$$\operatorname{He}_{N} \xrightarrow{e^{-}} \operatorname{He}_{2}^{+} + (N-2) \operatorname{He}$$
(1)

また、パルス幅210 µsでは190 µsに比べてHe2⁺ の強度が低下することが観測された。押し圧 10 および 40 bar でのHe2⁺強度のパルス幅依存 性を図 3 に示す。He2⁺強度はパルス幅の増加と ともに増大しているが、200 µs 以上では減少し ている。この傾向は押し圧 40 bar で顕著であ る。これは一旦生成したヘリウム液滴がイオン 化部に到達する前に壊れているためと考えら れる。また、パルスバルブとスキマーとの距離 を近づけた場合にも He2⁺の強度は減少してお り、スキマー周辺における気体密度の増加が、 ヘリウム液滴の破壊を引き起こしているもの と推測される。

さらに、押し圧 10 bar で He2⁺の飛行時間ス ペクトル測定した結果を図4に示す。パルス幅 の増加とともに、ピーク位置が早い時間へシフ トしていることがわかる。ピーク位置のシフト は、気体パルスの温度上昇によるものと考えら れる。また、短いパルス幅では He2⁺のピーク が比較的遅い時間まで裾を引いているが、パル ス幅を長くするとともに飛行時間のピーク幅 が狭くなっていることがわかる。これはパルス 幅が長い場合には、バルブが開いた直後に噴出 するヘリウム気体がヘリウム液滴生成に寄与 していることを示唆している。











今後、ヘリウム液滴の生成条件を最適化した後、金属クラスターイオンとの合流型 衝突実験を行う予定である。

気相分光法による配位子保護金クラスターの光誘起過程の研究

(理研¹,東大院理²) <u>大下 慶次郎¹</u>、西垣 潤一²、東 俊行¹、佃 達哉² Photoinduced process of ligand-protected gold clusters studied by gas-phase spectroscopy (RIKEN¹, Univ. of Tokyo²) <u>Keijiro Ohshimo¹</u>, Junichi Nishigaki², Toshiyuki Azuma¹, Tatsuya Tsukuda²

【序】 幾何構造が規定された配位子保護 金クラスターの光誘起過程(コアの解離、 配位子の脱離、イオン化、発光など)を 理解することは、電子構造に対する理解 を深めるだけでなく、これを前駆体とす るナノ物質・ナノ構造体の創製に向けた 光加工技術の開発につながる。代表的な チオラート保護金クラスターである [Au₂₅(SR)₁₈]⁻[1]の幾何構造と、トルエン中 での紫外可視吸収スペクトルを図1に示 す。[Au₂₅(SR)₁₈]⁻[1]の幾何構造と、トルエン中 での紫外可視吸収スペクトルを図1に示 す。[Au₂₅(SR)₁₈]⁻[1]の幾何構造と、いでの (R)-[Au-S(R)]₂-が配位した幾 何構造をもつ[2]。吸収スペクトルには、吸



図 1 [Au₂₅(SR)₁₈]⁻の幾何構造と吸収スペクトル (溶媒:トルエン)

収端の他に複数の構造が観測される。理論計算によると、2.33 eVの光吸収では Au₁₃ コアの バンド間やバンド内の遷移が起こり、3.49 eV においてはコアと配位子との間の電子移動が 誘起されることが知られている[2]。この吸収スペクトルは、溶媒や配位子の種類によらず同 じ形状を示すことから、[Au₂₅(SR)₁₈] 固有のエネルギー準位を反映しており、気相孤立系で も同様の吸収スペクトルをもつものと考えられる。本研究では、化学的に合成した [Au₂₅(SR)₁₈] を真空中に孤立させ、そのレーザー光誘起過程を観測した。



図 2 ESI-TOFMS 実験装置概略図

【実験手法】 既報[3]に従って合成した[Au₂₅(SR)₁₈]⁻(R=CH₂CH₂Ph)を試料として用いた。気 相における光誘起過程の観測は、理研で新たに製作した実験装置を用いて行った(図 2)。 まず、エレクトロスプレーイオン化法(ESI)により気相中に負イオン[Au₂₅(SR)₁₈]⁻を生成した。 次に、1段目の TOF-MS で質量選別した[Au₂₅(SR)₁₈]⁻に対して、Nd:YAG レーザーの第二、 三高調波 (エネルギー2.33, 3.49 eV、強度~10 mJ·pulse⁻¹·cm⁻²)を Reflector の手前で照射した。 光照射によって生成する娘イオンと中性種を、それぞれリフレクトロン型 TOF-MS および直 線型 TOF-MS を用いて観測した。

【結果と考察】 図 3 にリフレクトロンで測定した親イオン[Au₂₅(SR)₁₈]の質量スペクトル を示す。[Au₂₅(SR)₁₈] 負イオンに帰属されるピークのみが観測された。これに第二、第三高 調波を照射したところ、いずれの場合にも光照射後の質量スペクトルには娘イオンが観測さ れなかった。この結果は、[Au₂₅(SR)₁₈] の熱重量分析・MALDI 質量分析[4]・衝突誘起反応 [5]において、SR や Au₄(SR)₄ の脱離が観測されるのとは対照的である。

一方、第三高調波(3.49 eV)を照射した場合には、中性種が観測された(図 4)。これらの 結果は、3.49 eV の光吸収で発生した励起状態は $Au_{25}(SR)_{18} + e^-$ の連続状態に埋もれており、 電子脱離が進行することを表している($[Au_{25}(SR)_{18}]^+ h\nu(3.49 eV) \rightarrow [Au_{25}(SR)_{18}]^* + e^-$)。

これに対して、第二高調波(2.33 eV)を照射した場合には中性種も観測されなかったことから、解離や電子脱離は起きていないと言える。電子励起状態からの緩和過程としては、(1)発光($[Au_{25}(SR)_{18}]^{-} + hv(2.33 eV) \rightarrow [Au_{25}(SR)_{18}]^{-} + hv$)、(2)振動モードへのエネルギー散逸($[Au_{25}(SR)_{18}]^{-} + hv(2.33 eV) \rightarrow [Au_{25}(SR)_{18}]^{-} + hv$)、(2)振動モードへのエネルギー散逸($[Au_{25}(SR)_{18}]^{-} + hv(2.33 eV) \rightarrow [Au_{25}(SR)_{18}]^{-}$)が考えられる。溶液中における $[Au_{25}(SR)_{18}]^{-}$ の発光の量子収率は1%以下であり[1,6]、励起エネルギーはナノ秒の時間スケールで熱に緩和することが知られている[6]。従って、(1)の発光が支配的である場合には、溶媒によって発光の量子収率が大きく抑制されることを表している。現在、 $[Au_{25}(SR)_{18}]^{-}$ の光励起後の緩和過程の詳細を調べるために、テトラオクチルアンモニウムイオンなどのカウンターカチオン種や有機溶媒分子をmessengerとして用いた光解離実験を進めている。



図 3 リフレクトロン TOF-MS で観測した質量スペクトル

図 4 直線型 TOF-MS で観測した負 イオンと 3.49 eV の光照射により生 成した中性種

References

[1] Y. Negishi et al. *JACS* 127, 5261 (2005). [2] M. Zhu et al. *JACS* 130, 5883 (2008). [3] J.F. Parker et al. *Langmuir* 26, 13650 (2010). [4] A. Dass et al. *JACS* 130, 5940 (2008). [5] L.A. Angel et al. *ACS Nano* 4, 4691 (2010). [6] S. Link et al. *JPCB* 106, 3410 (2002).; M.S. Devadas et al. *JPCC* 114, 22417 (2010).

Kr - C¹⁶O¹⁸O錯体の赤外ダイオードレーザー分光

(城西大理) 洗谷 健、女屋 敏、 紺野 東一、 尾崎 裕

Infrared Diode Laser Spectroscopy of Kr - C¹⁶O¹⁸O

(Josai University) Ken Shibuya, Satoshi Onaya, Toichi Konno, Yasushi Ozaki

【序】最近、Kr - CO₂ van der Waals錯体の量子化学計算により、分子間ポテンシャルや錯体形 成によるCO₂の振動バンドオリジンのシフトが求められ、実験値とかなりよい一致が報告されて いる。¹⁾ このような比較において、ノーマル種C¹⁶O₂の希ガス錯体のスペクトルだけでなく、同 位体種のスペクトルも有用である。我々はこれまでに¹²C¹⁶O¹⁸Oの錯体として、Ar - ¹²C¹⁶O¹⁸Oと N₂ - ¹²C¹⁶O¹⁸Oの赤外ダイオードレーザー分光の結果を報告し、^{2,3)} N₂ - CO₂錯体については、量 子化学計算を行い詳しく解析した。⁴⁾ 本研究では、Krを用いて同様の実験を行い、Kr - CO₂の分 子間ポテンシャルの情報を得るため、同位体種Kr - ¹²C¹⁶O¹⁸Oについて¹²C¹⁶O¹⁸Oの反対称伸縮振 動(3)領域の赤外ダイオードレーザー分光を行ったので報告する。

【実験】実験にはパルスジェットダイオードレーザー分光装置を用いた。¹²C¹⁸O₂と¹²C¹⁶O₂の1: 1の混合ガスを液体窒素温度でモレキュラーシープにトラップした後、約120 で4時間加熱し て、同位体交換により生成した¹²C¹⁶O¹⁸Oを含むCO₂気体を得た。このCO₂気体 1.7%に対し、Kr を25%、キャリアガスとしてNeを73.3%加えた混合ガスを背圧1atmで真空チャンバー内に噴出 させて錯体を生成した。ノズルにはスリット型(12.5×0.2mm²)パルスノズルを使用した。光源に は¹²C¹⁶O¹⁸Oの ₃のバンドオリジン、2332cm⁻¹付近で発振するPb塩液体窒素冷却赤外ダイオード レーザー(Laser components)を用いた。レーザーからの赤外光をノズルからの噴出ガス出口に設 置した鏡を用いて多重反射(10往復)させ、出射赤外光を液体窒素冷却InSb検出器(Judson)で検出



図1 実測スペクトル(上)とKr-12C16O18Oの計算スペクトル(下)。

した。波数領域は 2330.635~2331.736 cm⁻¹で測定し,測定中は光源から真空チャンバーまでの光 路中に存在する大気中のCO₂の影響を乾燥窒素を用いて取り除いた。

【結果と考察】図 1 に測定されたKr - ¹²C¹⁶O¹⁸Oのスペク トルの一例を示す。図中の 印は再現性のあるKr-¹²C¹⁶O¹⁸Oのピークで、¹²C¹⁶O¹⁸Oモノマーのピークは横軸 の波数校正に用いた。Kr - ¹²C¹⁶O₂⁵⁾ やKr - ¹²C¹⁸O₂⁶⁾ の構 造から推測した分子定数を用いてKr - 12C16O18Oのスペク トルを計算し、実測スペクトルと比較して帰属を行った。 26 本のスペクトルを帰属し、Watsonの非対称コマの回転 ハミルトニアンを用いて最小二乗fitにより分子定数を決め た(表 1)。表1の定数を用いて計算したスペクトルを図1に 示した。ほとんどのピークが再現されていることがわかる。 Kr - ¹²C¹⁶O¹⁸Oと¹²C¹⁶O¹⁸Oのband originの差 。は -0.87661(66) cm⁻¹であり(RED SHIFT)、Kr - ¹²C¹⁶O₂とKr - ${}^{12}C^{18}O_2 O$ 。の平均値-0,87459 cm⁻¹との差は 0.002cm⁻¹となり、これは誤差の3倍であった。

 $R = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{b}\right) \quad \sin \Theta = \frac{b}{A} \sqrt{\frac{C - A}{C - b}}$

振動平均構造でのKr - C間の距離Rと

KrCOの角度 を、上記の式を用い て計算した。ここで*k*は換算定数 (505379 MHz u ²)、*µ*はKr -¹²C¹⁶O¹⁸Oの擬似換算質量、*b*は ¹²C¹⁶O¹⁸Oの回転定数、*A*,*C*はそれぞれ Kr - ¹²C¹⁶O¹⁸Oのa,c軸回りの回転定 数を表している。Kr - ¹²C¹⁶O¹⁸Oの構 表1 Kr-12C16O18Oの分子定数

v _o /cm ⁻¹	2331.23614(66)
A MHz	11161.4(70)
B"	1300.62(97)
<i>C**</i>	1165.45(74)
A´	11110(17)
B	1303.6(10)
C"	1162.92(86)
$D_{\mathcal{I}}$	[0.0074]
$D_{J\!K}$	[0.157]
D _R	[-0.16]

【】内は文献6の値に固定した。

fitの残差は10=0.0013cm⁻¹。

()内は1の誤差。

表2 Kr-CO2の振動平均構造

	Kr - ¹² C ¹⁶ O ₂ ⁵⁾	Kr-12C16O16O	Kr ⁻¹² C ¹⁸ O ₂ ⁶⁾
R"/Å	3.6237(1)	9.6191(12)	9.6204(11)
O" /	83.28(7)	84.99(16)	89.51(10)
R'/Å	3.6242(2)	9.6158(15)	9.6201(7)

()内は1の誤差。

造を他の同位体種と比較したものを表 2 に示した。Kr - ${}^{12}C{}^{16}O_{2}$ とKr - ${}^{12}C{}^{18}O_{2}$ の平均値と比較し た結果、距離Rは基底状態では 0.0090 、励起状態では 0.0064 、平均値より小さい値であった。 角度 Θ は基底状態では 0.94。平均値より大きな値になり、励起状態では 0.06。大きい値になった。 現在、分子定数の誤差が大きいため、より正確な比較のために測定を行い帰属ピーク数を増やし ている。また、構造を調べる助けとするためにKr - CO₂の構造の量子化学計算をGaussianを用い て行っている。

【謝辞】Kr - ¹²C¹⁶O¹⁸O錯体の赤外ダイオードレーザー分光において安達 玲貴、櫻澤 季史に協力いただいたことを感謝します。

【参考文献】1)Chen et al., Chem. Phys. Lett. 511. 229 (2011). 2)桑垣ら 第3回分子科学討論会 2P080 (2009). 3)桑垣ら 第4回分子科学討論会 2P065 (2010). 4)女屋ら 第5回分子科学討論会 2P072 (2011). 5) Randall et al., Faraday Discuss. Chem. Soc., 85, 13 (1988). 6) Konno et al., Chem. Phys. Lett. 414, 331 (2005).

CH…O水素結合した RH…OCF₂(R=CCF, CFCF₂, CF₃) クラスターの 構造と振動数の量子化学計算

(東北大学・金研¹, 関学院・理工², 城西大・理³, 放送大・自⁴, 近大・理工⁵)
 <u>二見 能資^{1,2}</u>, 尾崎 裕³, 濱田 嘉昭⁴, 森澤 勇介⁵, 尾崎 幸洋²
 Structure and frequency of RH…OCF₂ (R=CCF, CFCF₂, CF₃) clusters

by the quantum chemistry calculation

(Tohoku Univ.¹, Kwansei gakuin Univ.², Josai Univ.³, Univ. of the Air⁴, Kinki Univ.⁵) <u>Yoshisuke Futami^{1,2}</u>, Yasusi Ozaki³, Yoshikaki Hamada⁴, Yusuke Morisawa⁵, Yukihiro Ozaki².

【序】

OH…O水素結合やNH…O水素結合の形成は、OH 伸縮振動やNH 伸縮振動の振動 数を大きく低波数シフトさせ、その吸収強度は、基本音であれば大きく増加させ、第 一倍音は減少させることが知られている[1,2]。またその結合エネルギーは大きくDNA の二重らせん構造の安定性に大きく寄与している。これに対して CH…O 水素結合は 弱い水素結合の一つとして知られており、OH 伸縮振動やNH 伸縮振動とは逆に、CH 伸縮振動は水素結合形成によって高波数にシフトすることが知られている。近年、結 晶性高分子の構造の安定性に大きく寄与していることが報告されている[3]。本発表で は、CH…O 水素結合した CFCH…OCF₂、CF₂CFH…OCF₂、CF₃H…OCF₂分子クラスタ 一の安定な構造とその振動数を量子化学計算によって求めた。

【実験】

CFCH…OCF₂、CF₂CFH…OCF₂、CF₃H…OCF₂ 分子クラスターの安定な構造とその 振動数を BLYP3/6-311++G(3df,3pd)レベルの量子化学計算法によって求めた。構造 最適化計算で得られた分子クラスター構造が安定な構造であることは、振動数計算に よって確かめた。量子化学計算は、Gaussian09 プログラムを用いて行った。

【結果と考察】

図1に量子化学計算によって得られた CFCH…OCF₂、CF₂CFH…OCF₂、CF₃H…OCF₂ 分子クラスターの安定な構造を示した。各分子クラスターのクラスター化エネルギー はそれぞれ 5.3 kJ mol⁻¹、5.2 kJ mol⁻¹、6.9 kJ mol⁻¹であった。各 CH…O 原子間距離は、 2.38 Å、2.46 Å、2.40 Å であった。水素原子と酸素原子の van der waals 半径はそれぞ れ 1.2 Å と 1.5 Å であり、その和は 2.7 Å である。今回の計算で得られた構造の CH… O 原子間距離は、van der waals 半径の和よりも短かった。水素結合形成による C-H 間 距離と C=O 間距離の変化は非常に小さかった。



図 1 量子化学計算によって得られた CFCH…OCF₂、CF₂CFH…OCF₂、 CF₃H…OCF₂分子クラスターの安定な構造。

図1に示した分子クラスターの振動数計算の結果を表1にまとめた。水素結合形成 による CFCH…OCF₂、CF₂CFH…OCF₂、CF₃H…OCF₂分子クラスターの CH 伸縮振動 の振動数シフトは、それぞれ - 24.1 cm⁻¹、4.7 cm⁻¹、34.5 cm⁻¹であった。CF₂CFH… OCF₂、CF₃H…OCF₂分子クラスターは、今までに報告されている CH…O 水素結合の 形成と同様に高波数にシフトした。これに対して CFCH…OCF₂ 分子クラスターは、 OH---O 水素結合や NH---O 水素結合と同様に、低波数シフトであった。また、CFCH …OCF₂、CF₂CFH…OCF₂、CF₃H…OCF₂分子クラスターの CO 伸縮振動の振動数シフ トは、それぞれ - 6.9 cm⁻¹、 - 7.7 cm⁻¹、 - 8.6 cm⁻¹であり、全て低波数シフトであっ た。CH 伸縮振動と CO 伸縮振動の水素結合形による吸収強度の変化は、いずれの分 子クラスターも非常に小さかった。OH…O 水素結合や NH…O 水素結合ように吸収強 度は増大しなかった。

	CH str.		CO str.	
	Freq.	Int.	Freq.	Int.
F ₂ CO			1965.6	30.0
CFCH	3486.9	8.4		
CF ₂ CFH	3254.7	6.8		
CF ₃ H	3125.7	6.3		
CFCH-OCF ₂	3462.8	8.3	1958.8	29.8
CF ₂ CFHOCF ₂	3259.4	6.9	1957.9	29.8
CF ₃ HOCF ₂	3160.2	6.4	1957.0	29.7

表1 量子化学計算によって得られた CFCH…OCF₂、CF₂CFH…OCF₂、 CF₃H…OCF₂分子クラスターの振動数(cm⁻¹)と吸収強度。

[1] Y. Futami et al., *Chemical Physics Letters*, **482**(4-6), 320-324 (2009).

[2] T. Gonjo et al., Journal of Physical Chemistry A, 115(35), 9845-9853 (2011).

[3] Y. Hu et al., *Macromolecules*, **39**(11), 3841-3847 (2006).

共吸着効果による金クラスター正イオンへの酸素分子吸着の誘発

(九大院·理)伊藤智憲,伊藤圭樹,安東航太,荒川雅,寺嵜亨

Oxygen adsorption on free gold cluster cations caused by preadsorbed molecules (Kyushu Univ.) <u>Tomonori Ito</u>, Yoshiki Itoh, Kota Ando, Masashi Arakawa, Akira Terasaki

【序】金属酸化物に担持された金微粒子が、一酸化炭素の酸化反応などにおいて、高い触媒活性 を示すことが発見されて以来、金微粒子の反応性が活発に研究されている.近年では、性能のさ らなる向上への期待などから、構成原子数を精密に制御した金クラスターにも研究が及んでいる. 反応機構の解明が重要な課題の一つであるが、孤立クラスターの実験は、反応に関与する原子数 や分子数を制御して系統的な探索が可能であり、触媒作用の本質に迫る有効な研究手段である. 本研究で着目する酸化反応においては、金クラスターと酸素分子との結合と解離を自在に操るこ とが、反応性の制御につながると考えられる.例えば、 Au_N^+ に O_2 は吸着しないと報告されてい るが[1]、共吸着分子を利用して O_2 吸着を誘発し、さらにその吸着反応速度を制御できるかもし れないと考えた.このアイディアで H_2O や CO 分子が予め吸着した Au_NX^+ (X = H_2O or CO) への O_2 吸着過程に着目し、今回は N = 2,3 の実験を行った.

【実験】実験装置の概略を図1に示す.マグネトロンスパッタ法により金クラスター正イオンを 生成し、下流に位置する衝突セルで共吸着分子(H₂O もしくは CO)を吸着させた.生成したイオ ンを四重極型質量選別器により質量選別した後、反応場であるイオントラップに導いた.このイ オントラップには、イオン減速用のバッファ He ガスと反応ガス O₂とが予め定常的に導入されて いる.ここで一定の捕捉時間 t の間、反応物イオンを捕捉して反応を進めた後、トラップ内のイ オンを引き出して、第二の四重極質量分析器で生成物を同定した.捕捉時間 t を変えながらこれ らの操作を繰り返し、時間を追って吸着過程を測定した.また、液体窒素でイオントラップを約 100 K まで冷却し、吸着速度の温度依存性を調べた.

【計算】一方で、密度汎関数理論に基づいた量子化学計算を行い、分子吸着に伴う金クラスターの安定構造と電荷分布の変化を見積もった.計算は Gaussian 09 プログラムで行い、汎関数には B3PW91 を、基底関数には LANL2DZ(Au 原子)および aug-cc-pVTZ(その他の原子)をそれぞれ用いた.



図1:実験装置の概略図

【結果と考察】

(i) 共吸着分子による O2 吸着の誘発

まず,吸着分子を予め付加していない Au_2^+ と O_2 との反応を試みたが,既報の結果[1]と同様に, 100 K まで反応系を冷却した条件でも O_2 の吸着はみられなかった.

一方で、予め分子 X (X = H₂O)を付加した Au₂X⁺をイオントラップに捕捉して O₂と反応させた ところ、いくつかの O₂吸着物が生成し、これらの生成量は図 2 のように時間変化した.これら の時間変化から次の反応経路が明らかになった.

$$Au_2X^+ + O_2 \rightarrow Au_2X(O_2)^+$$
(1)

$$\operatorname{Au}_{2}X(O_{2})^{+} + O_{2} \rightarrow \operatorname{Au}_{2}X(O_{2})_{2}^{+}$$

$$\tag{2}$$

$$(+ N_2 \rightarrow Au_2X(O_2)(N_2)^+)$$
 (3)

反応物 Au₂X⁺への O₂吸着で生成した Au₂X(O₂)⁺は, (2)式のようにさらにトラップ内の O₂を吸着 し, 2分子吸着物 Au₂X(O₂)₂⁺に至った.本実験で吸着分子 X として選択した H₂O は, Au₂⁺と強 く結合するため O₂吸着過程で解離することがなく, 共吸着の効果を一連の過程で保持できた. なお,反応(3)が観測されたのは, 微量に混入していた N₂分子が吸着したためである. 図 2 の実 線は測定データを Lindemann 機構に基づいた反応速度式で関数フィットした結果であり,これら から各吸着ステップの反応速度定数が求まった.第一の O₂が吸着する過程(1)の反応速度は, 3.2 × 10⁻²⁸ cm⁶ s⁻¹であり,これは負イオン Au₂⁻の O₂吸着速度(3 ± 2) 10⁻²⁸ cm⁶ s⁻¹ [2]と同様であること が明らかになった.さらに,同様の実験と解析を X = CO でも行ったところ,ほぼ同じ結果が得 られた.

(ii) 量子化学計算による分子吸着効果の評価

観測した Au₂X⁺への O₂吸着の誘発の起源を理解するために, Au₂X⁺について密度汎関数理論に 基づいた理論計算を行った.得られた安定構造を図 3 に示す. Au 2 原子上のマリケン電荷の総 和は, X = H₂O, CO についてそれぞれ 0.77, 1.29 a.u.と計算され, Au₂⁺に対して H₂O 分子は電子供 与基, CO は電子求引基として働いていることがわかった.これらは異なる効果のように思われ たが,一方で,末端の Au 原子上の電荷に着目すると, X = H₂O, CO についてそれぞれ 0.268, 0.303 a.u.と求められ,いずれの場合も分子吸着前の Au₂⁺の 0.5 a.u.よりややアニオニックである ことが示された.したがって,吸着分子との間の電荷移動で末端 Au 原子上の電荷状態が変化す るために O₂吸着が誘発されるものと推論した.



References

[1] D.M. Cox, R. Brickman, K. Creegan, and A. Kaldor, Z. Phys. D, 19, 353-355 (1991).

[2] L.D. Socasiu, J. Hagen, T.M. Bernhardt, L. Wöste, U. Heiz, H. Häkkinen, and U. Landman, J. Am. Chem. Soc., 125, 10437-10445 (2003).

銅酸化物クラスターと CO の反応性およびその温度依存性

(東京大学大学院 総合文化研究科) 森田圭介, 佐久間和子, 宮島謙, 真船文隆

Reactivity and its temperature dependence of copper oxide clusters with CO (The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences) <u>Keisuke Morita</u>, Kazuko Sakuma, Ken Miyajima, Fumitaka Mafuné

[序] 遷移金属およびその酸化物は工業的に触媒として用いられることが多い。中でも銅酸化物は、一酸化炭素(CO)の酸化反応において触媒としての研究が行われてきた[1]。気相クラスターの手法は、これら触媒の反応メカニズムを解明するためのモデルになると考えられる。これまでに銅酸化物クラスターカチオンとNOとの反応においては、NOの吸着に伴うN₂, NO₂の脱離が起こることが報告されている[2]。しかし、銅酸化物クラスターカチオンと CO との反応性やその温度依存性についての報告はされていない。本研究では、銅酸化物クラスターカチオン Cu_nO_m+を加熱することで安定な組成を明らかにし、CO ガスとの反応性および反応後の加熱による影響を調べることを目的として実験を行った。

[実験] レーザー蒸発法およびリフレクトロン型飛行時間型質量分析装置(TOFMS)を用いて 実験を行った。Nd³⁺:YAG レーザーの第二高調波(532 nm, 10 Hz, 10mJ/pulse)を真空チャンバー 内の銅金属棒に照射して蒸発した。この銅の蒸気に酸素 150 Torr を混合した 8 気圧の He キャ リアガスをパルスバルブから吹き付けることで銅酸化物クラスターカチオンを生成した。生 成した銅酸化物クラスターを、クラスター生成部から 15 mm 先に取り付けた別のバルブより、 ヘリウム 780 Torr で希釈した反応ガスまたは参照用にヘリウムガス 780 Torr を混合し反応さ せた。反応後に、温度可変な加熱管を通した後、高真空槽内へ放出し、TOFMS で検出して質 量スペクトルを得た。

[結果と考察]

(I) 銅酸化物クラスターの組成とその温度依存性

図1にHeキャリアガスに2%の酸素を混合 した時に生成した銅酸化物クラスター Cu_nO_m⁺のスペクトルを示す。323 Kにおい て、生成したクラスターの組成は n=4-6 で は $n-2\le m\le n+3$ 、n=7-12 では $n-5\le m\le n$ の範囲 であった。また、加熱管の温度を623 Kに 上げると組成の分布が変化して、より酸素 数の少ないクラスターに分布がシフトした。 特に、(7,6),(8,7),(10,8)の組成のクラスタ ーの減少に伴って、それぞれ(7,4),(8,5),(10, 6)の組成のクラスターの割合が増加してい ったことから、これらのクラスターでは加



 図 1 Cu_nO_m⁺の質量スペクトルの加熱による 変化

熱によって酸素分子が脱離していると考えられる。これは(7,4),(8,5),(10,6)といったクラス ターが活性な吸着サイトを有する構造のクラスターで、O₂分子を吸着することで(7,6),(8,7),

(10,8)を生成しているためと考えられる。 図2はクラスターの生成量を組成n,mを 軸とし、カラーマップとして描いたもの である。図2に示すように、323 Kでは クラスターは白線の左下側に分布して いる。一方、623 Kの高温下ではクラス ターの組成は 3:2 の白線上に分布してい る。(9,6)や(12,8)といった 3:2 の比率を とるクラスターは幾何・電子的に安定し た構造のクラスターであると考えられ る。



図2 加熱の有無による組成分布の変化

(Ⅱ) 銅酸化物クラスターと一酸化炭素(CO)との反応性

銅酸化物クラスター $Cu_nO_m^+$ に、ヘリウムガスで 0.25%に希釈した CO を反応させ、加熱管の 温度を 323 K にしたところ、銅酸化物クラスター $Cu_nO_m^+$ に CO 1 分子が付着したクラスター $Cu_nO_m(CO)_1^+$ が生成した。

図 3 に n=9~11 を含む質量スペクトルを示 す。CO 導入前(青)の強度が、CO 導入後(赤) には7割ほどに減少し、一方で CO 1 分子 が付着した組成のピークが見られる。特に n=10 では、(10, 6)の組成が存在していない のにも関わらず、(10, 6, 1)の組成が生成し ている。これは(10, 8)の組成のクラスター において CO の付着に伴い、酸素分子が脱 離する反応が起きているためであると考え られる。



図3 Cu_nO_m(CO)_l⁺の(n=9~11)質量スペクトル

 $\operatorname{Cu}_{10}\operatorname{O_8^+} + \operatorname{CO} \rightarrow \operatorname{Cu}_{10}\operatorname{O_8}(\operatorname{CO})_1^+ \rightarrow \operatorname{Cu}_{10}\operatorname{O_6}(\operatorname{CO})_1^+ + \operatorname{O_2}$

また(7, 6), (8, 7)においても同様の反応が起こり、それぞれ(7, 4, 1),(8, 5, 1)の生成が観察された。 次に、CO1分子が付着したクラスター $Cu_nO_m(CO)_l^+$ を加熱すると、ほとんどの組成で CO が脱 離した。このことから CO は主に物理吸着していると考えられる。一方で、酸素分子の脱離 が起きて生成した組成(7, 4, 1), (8, 5, 1), (10, 6, 1)は加熱しても CO は脱離しなかった。

以上の(I),(Ⅱ)の結果より、(7,6),(8,7),(10,8)の組成のクラスターでは CO の化学吸着が起こり、余剰なエネルギーによって O₂分子が脱離すると考えられる。

[参考文献]

[1] S. Royer, D. Duprez, Chem. Cat. Chem. 2011, 3, 24.

[2] S. Hirabayashi, M. Ichihashi, T. Kondow, Chem. Phys. Lett. 2012, 533, 15.

[3] 菅原孝一, 宮脇淳, 生山友博, 新井一郎, 第3回分子科学討論会, 2009, 2P012

ロジウムが付着したセリアクラスターの生成およびその反応性 (東京大学大学院総合文化研究科) 重田 大輔,工藤 沙紀,宮島謙,真船 文隆

The Generation of Rhodium and Ceria Clusters

(The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences) <u>Daisuke Shigeta</u>, Saki Kudo, Ken Miyajima, and Fumitaka Mafuné

【序】ロジウム(Rh)は自動車の三元触媒の活性物質に用いられており,担体のセリア(酸化セリウム; Ce_nO_{2n})も助触媒として反応を促進させている. Rh は高価で資源の量も限られているため,代替触媒の開発が望まれている. その設計にあたっては反応性の基礎的な知見が必須である.気相中のクラスターの反応性を調べることによって,触媒の反応性を予想するのに有用な情報が得られると期待できる.実際に Rh クラスター[1]や Ce_nO_{2n} クラスター[2,3]に関する報告があるため,Rh と Ce_nO_{2n} を組み合わせた Rh_kCe_nO_{2n+x}⁺クラスターを生成し,その反応性を調べようと考えた.我々の研究室では既に金ーチタニア(Au_kTi_nO_{2n})の複合クラスターに関する研究[4]を行っており,その手法を参考に実験を行った.また,生成した Rh_kCe_nO_{2n+x}⁺ クラスターの加熱による影響について調べ,さらに CO ガスに対する反応性に関する実験を行った.

【実験】レーザー蒸着法およびリフレクトロン型飛行時間型質量分析計を用いて実験を行った.Nd³⁺:YAG レーザーの第2高調波(532 nm, 10 Hz, 10 mJ/pulse)を,真空チャンバー内の Ce 棒および Rh 箔に集光させることにより,Ce および Rh を蒸発し,この蒸気にO₂を 20 Torr ドープした9 気圧の He キャリアガスをパルスバルブから吹き付けて冷却し,Rh_kCe_nO_{2n+x}⁺ク ラスターを合成した.引き続き,生成部から15 mm 下流に取り付けた別のバルブから He ガス780 Torr またはそれで希釈した反応ガスを混合することによってクラスターと反応させた. 温度可変の延長管(12 cm)を通過させた後,真空チャンバー中に放出させた.スキマーを通し てクラスタービームとした後,質量分析した.これによって得られた質量スペクトルから,反応ガスとの反応によるクラスターの強度変化および反応生成物の種類と生成量を調べた.

【結果と考察】

(1) Rh_kCe_nO_{2n+x}⁺クラスターの生成 分布およびその温度依存性

Rh が 0, 1, 2 個付加したクラスター がよく生成する条件で得られた質 量スペクトルを Fig.1 に示す. 室温 で実験を行ったところ, セリアのみ の Ce_nO_{2n+x}⁺クラスターに関しては, 化学量論的な組成を中心とした n =2~8, x = -1~3 のクラスターの生 成が確認できた. Rh が付着した Rh_kCe_nO_{2n+x}⁺クラスターについて, k





=1のクラスターに関しては*x*=1,2のもの,*k*=2のクラスターに関しては*x*=2,3,4のもの が主に観測された.さらに,クラスター生成後に100,200℃に加熱を行って同様の実験を行 ったところ,*k*=0のクラスターに関しては,*x*=2,3の強度が減少し,*x*=-1,0,1のクラスタ ーが主に観測された.一方,*k*=1,2のクラスターに関しては,加熱前後でグループ内での*x* に対する強度分布の形状に大きな変化は見られなかった.以上のことから,Rhが1,2個付着 することによって酸素の原子数はセリアのみに比べて1~3個増加し,それらは200℃に加 熱しても,セリアのときと異なり,酸素が脱離しないことがわかった.

(2) Rh_kCe_nO_{2n+x}⁺クラスターと CO ガスとの反応性

He ガスのみ, または CO 50 Torr に He を加え, 全圧 780 Torr とした反応ガス とクラスターの反応により生成する反 応物の質量スペクトルを Fig.2 に示す. CO ガス導入前後で比較すると, k=0のクラスターに関しては図中の緑色矢 印が示すように Ce_nO_{2n}+の強度が減少 し, Ce_nO_{2n-1}+の強度が増加した. この ことから,

 $Ce_nO_{2n}^+ + CO \rightarrow Ce_nO_{2n-1}^+ + CO_2$ の反応が起こり, CO がセリアによっ て CO₂へと酸化されていると推測でき る.したがって, x=0の酸化能力が他 のセリアクラスターと比較して高いこ とがわかる. Ce₅O₁₁⁺, Ce₅O₁₂⁺などは反



Fig.2 反応カスを CO: 0 forr(He のみ), CO: 50 forr した場合の質量スペクトル 緑色矢印: $Rh_1Ce_nO_{2n+1}^+$ 減少, $Rh_1Ce_nO_{2n}^+$ 増加 紫色矢印: $Ce_nO_{2n}^+$ 減少, $Ce_nO_{2n-1}^+$ 増加 茶色矢印: $Ce_nO_{2n+x}^+$ への CO 吸着 ピンク色矢印: $Rh_1Ce_nO_{2n+x}^+$ CO 吸着

応性が低くあまり減少しなかったが、CO が吸着したものが生成した. さらに、k=1のクラ スターに関しては、CO 導入後ではそれらの強度が減少し、CO が 1 つ吸着したもののピー クが出現していた.特に、Rh₁Ce₅O₁₁⁺のような Rh₁Ce_nO_{2n+1}⁺において、他のクラスターと比較 して CO 吸着が顕著なことが確認できた.さらに、Rh₁Ce_nO_{2n+1}⁺の強度減少に伴い、Rh₁Ce_nO_{2n}⁺ の強度が増加していたため、CO 吸着に加えて、Fig.2 中の紫色矢印が示すような、

$$\operatorname{Rh}_{1}\operatorname{Ce}_{n}\operatorname{O}_{2n+1}^{+} + \operatorname{CO} \rightarrow \operatorname{Rh}_{1}\operatorname{Ce}_{n}\operatorname{O}_{2n}^{+} + \operatorname{CO}_{2}$$

の CO 酸化反応も起こっていることが推測できる. Rh₁Ce₅O₁₂⁺については Ce₅O₁₁⁺, Ce₅O₁₂⁺と 同様,反応性が低いことがわかった. また, k=2のクラスターに関しては, CO 導入後では それらの強度は大きく減少し, CO の吸着が見られたが, CO 酸化反応は確認できなかった. 以上のことから, Ce_nO_{2n}⁺, Rh₁Ce_nO_{2n+1}⁺のクラスターが CO に対する酸化能力が高く,これ らの組成比をもつクラスターが触媒としての機能が高いことが期待される.

【参考文献】

- [1] A. Yamada, K. Miyajima, and F. Mafuné, Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 4188-4195 (2012)
- [2] X.-N. Wu, Y.-X. Zhao, W. Xue, Z.-C. Wang, S.-G. He, and X.-L. Ding, Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 3984-3997 (2010)
- [3] X.-N. Wu, X.-L. Ding, S.-M. Bai, B. Xu, S.-G. He, and Q. Shi, J. Phys. Chem. C, 115, 13329-13337 (2011)
- [4] H. Himeno, K. Miyajima, T. Yasuike, and F. Mafuné, J. Phys. Chem. A , 115, 11479-11485 (2011)

異性体選択負イオン光電子分光のための

イオン移動度-質量分析装置の開発

(東北大院理) 森山 遼一, 小安 喜一郎, 美齊津 文典

Development of an apparatus for isomer selected photoelectron spectroscopy

(Tohoku Univ.) R. Moriyama, K. Koyasu, and F. Misaizu

【序】 気相クラスターは、原子や分子が数個から数百個集まって結合したものであり、原 子や分子の孤立相(気相)と凝縮相(液相・固相)の中間に位置する状態である。このため、 クラスターの構造や反応性は凝縮相のモデルとして広く研究されてきた。しかし、クラスタ ーはサイズの増加に伴って取りうる構造の種類が多様化し、広いサイズ領域で複数の構造異 性体が共存する。この異性体の共存はクラスターの構造特定を困難にするだけでなく、反応 性などの物理化学的性質の議論を複雑にしてしまう。この問題は、クラスターの異性体を分 離して実験することによって解決できる。

イオン移動度分析法は、イオンと緩衝気体との相互作用を利用して構造異性体を分離する 手法である。この方法では、緩衝気体(He)を満たし、静電場を印加したドリフトセル中に 測定対象のイオンを入射・通過させる。イオンはセル中で電場による加速と He との衝突によ る減速を繰り返して一定速度(ドリフト速度)となるが、この時 He との衝突頻度がイオンの 構造によって異なるためにドリフト速度に差が生じ、構造異性体を分離することができる。

我々はイオン移動度分析法を用いてクラスターの構造を分離した上で反応性を検討することによって、上で述べた異性体の共存によって生じる議論の複雑化を解消してきた。例えば、 炭素クラスターでは *n* = 7-10 の領域で直線と環状異性体が共存するが、この領域で衝突誘起 解離を適用した結果、異性体ごとに異なる解離生成物が得られることを示した[1]。

最近、イオン移動度分析法と負イオン光電子分光法を組み合わせて、分離した異性体に対 する分光実験が報告され始めている [2,3]。しかし、種々のクラスターに対する分離異性体 の光電子分光法の系統的な適用は十分に行われているとは言えない。そこで本研究では、イ オン移動度分析装置に光電子分光装置を組み合わせて、異性体選択負イオン光電子分光のた めのイオン移動度 - 質量分析装置を開発した。

【実験装置と方法】 製作した実験装置の概略図を Fig. 1 に示す。この装置では、レーザー 蒸発法で生成させたクラスターをドリフトセルへと入射して異性体を分離した後、質量分析 計へと導入して質量選別を行う。このようにしてサイズおよび異性体が分離されたクラスタ ー負イオンに対して光電子脱離レーザーを照射し、磁気ボトル型電子エネルギー分析器を用 いて負イオンクラスターの光電子スペクトルを測定する。

本研究では装置の性能評価として Ag 原子負イオンを対象として光電子分光実験を行った。



蒸発用レーザーには Nd:YAG レーザーの第二高調波を用いた。生成した銀クラスター負イオ ン Ag_n^- を反射型飛行時間質量分析計に導入し、加速電圧-0.9 keV で加速して Ag^- のみを質量 選別した。ここではドリフトセルには He を導入せずに質量選別を行った。反射電極で Ag^- を時間・空間的に収束して磁気ボトル型光電子エネルギー分析器 [4] へ導入した。ここに、 Nd:YAG レーザーの第三高調波を入射して光電子を脱離させた。ドップラー幅を減少させる ため、脱離する直前に 1.5 keV のパルス電圧を印加して Ag^- を減速して光電子脱離を行った。 脱離した光電子の運動エネルギーを解析して光電子スペクトルを測定した。

【実験結果】 得られたAg⁻の光電子スペクトルをFig.2 に示す。エネルギー分解能は1 eVの運動エネルギーの光 電子に対して70 meVであった。エネルギー軸はAgの電 子親和力1.30 eV [5]を用いて補正した。この光電子の 計数レートは約2 cpsであった。異性体分離条件では親 イオン量が10⁻³倍程度に減少するため、計数は10⁻³ cps 程度となる。これは依然十分な効率ではないが、イオ ンの集束・電子脱離レーザー光強度の増加・長時間積算 などによって真明可能と考えている



などによって克服可能と考えている。 現在、異性体選択負イオン光電子分光装置の測定条件を検討するとともに、炭素クラスタ

ー負イオンの異性体分離後の光電子スペクトル測定を行っている。

【引用文献】

[1] K. Koyasu, T. Ohtaki, N. Hori, and F. Misaizu, Chem. Phys. Lett. 523, 54 (2012).

[2] R. Fromherz, G. Ganteför, and A. A. Shvartsburg, Phys. Rev. Lett. 89, 083001 (2002).

[3] M. Vonderach, O. T. Ehrler, K. Matheis, P. Weis, and M. M. Kappes, *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 7830 (2012).

[4] H. Handschuh, G. Ganteför, and W. Eberhardt, Rev. Sci. Instrum. 66, 3838 (1995).

[5] H. Hotop, R. A. Bennett, and W. C. Lineberger, J. Chem. Phys. 58, 2373 (1973).

1P-076

光還元を利用した模擬放射性廃液からの有用元素回収に関する研究

(原子力機構) <u>佐伯盛久</u>、利光正章、大場弘則

Study on recovery of useful elements from simulated radioactive liquid waste by photo-reduction

(JAEA) Morihisa Saeki, Masaaki Toshimitsu, Hironori Ohba

【序】原子カ発電施設から取り出した使用済核燃料の処理工程では、マイナーアクチノイド、ラ ンタノイドや白金族元素(パラジウム Pd、ロジウム Rh、ルテニウム Ru)など数多くの核種が溶 解した高レベル放射性廃液が発生する。特に廃液中に含まれる白金族元素は資源として貴重なも のであると同時に処理工程を阻害する原因となるものであり、これらの元素を廃液から分離・回 収することができれば、有用金属として白金族元素を再利用でき、かつ廃棄物処理工程を円滑に 進めることができる。この目的のため、我々は高放射線場に対応した遠隔操作が可能な、光還元 反応を利用した白金族元素分離法の研究を進めている。本研究では酸化チタン(TiO₂) 微粒子に 紫外ランプを照射したときに起きる光還元反応を利用した白金族元素回収プロセスについて検討 したので、その結果について報告する。

【実験】各々が 0.4–1.8mM の濃度になるように調整した Sr, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Cs, Ba, Nd イオ ンの 0.3M 硝酸溶液を高レベル放射性廃液の模擬溶液として準備した。模擬溶液に粒径 7–200nm の TiO₂ 微粒子(アナターゼ型)および等体積量のエタノールを添加したものを石英セルに入れ、 撹拌または送液ポンプで循環させながら 1W に調整した水銀キセノンランプ光(定格 200W、溶 融石英窓)を照射した。水銀キセノンランプは 297nm, 313nm および 365nm に強い輝線をもち、 TiO₂ 微粒子はこれらの波長の光を吸収すると電子を放出するので、放出された電子を利用して溶 液中の金属イオンを還元することができる。光還元により電気的に中性化した金属元素は、TiO₂ 微粒子表面に吸着したり、自発的に微粒子化するので、ランプ照射後の試料溶液を遠心分離する ことにより TiO₂ 微粒子と共に沈殿物として回収することができる。遠心分離後、上澄に残存する イオンの濃度を誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)装置により定量し、

回収率(%) = イオン濃度(ランプ照射前) ーイオン濃度(遠心分離後、上澄) イオン濃度(ランプ照射前)

という式により、このプロセスにおける金属イオンの回収率を算出した。また、回収した沈殿物 を走査透過電子顕微鏡によるエネルギー分散型 X 線(STEM-EDS)分析により観察した。

【結果と考察】図1は模擬溶液に粒径 200nm の TiO₂ 微粒子を 5g/L 添加し、60 分間ランプ照射 して遠心分離した時の、各金属イオンに対する回収率を棒グラフにしたものである。比較のため に、ランプを照射せずに TiO₂ 微粒子を添加した試料溶液を 60 分間撹拌した時の回収率も示して ある。回収率の実験誤差は<5%であるが、図1より、ランプを照射しなくても Mo が 30%、Zr も 10%程度回収されることがわかる。TiO₂ 微粒子は光触媒としてだけでなく、無機イオン交換体と しての機能も併せ持ち、金属イオンが溶解した水溶液と接触させるだけで選択的に酸化物イオン を表面に吸着することが知られている[1]。Mo や Zr は酸性溶液中には酸化物負イオンとして溶解



しており、そのためランプ非照射時においてもこれらの金属イオンだけが選択的に TiO₂ 微粒子に 吸着し、回収されたものと考えられる。一方ランプを照射した時には、Mo や Zr の回収率は非照 射時と比べてほとんど変化しないのに対し、Pd が 90%の効率で回収されるようになる。ランプ 照射後の試料溶液から回収した沈殿物を STEM で調べたところ、図2(a)に示すように 200nm 程 度の微粒子に混じって、粒径 10-20nm のナノ微粒子が生成している様子が観察された。さらに 図2(b)-(c)に示すように、Ti, Pd, OについてEDS分析に基づく元素マッピングをした結果、200nm 程度の微粒子は TiO2 微粒子、ナノ 微粒子は Pd 微粒子に帰属することができ、両者は別々に分布 していることがわかった。なお、この実験条件では Pd 以外の白金族元素、Rh, Ru は回収できな かった。

元素回収率の変化

次に、Pd を回収するのに適切な TiO2 微粒子のサイズを調べるため、質量濃度を一定(0.2g/L) にしたままで添加する TiO2 微粒子の粒径だけを変えた時の元素回収率の変化を調べた。その結果、 表1に示すように、粒径が大きくなるにつれて Pd の回収率は増大するのに対し、Mo の回収率は 減少することがわかった。同じ質量濃度条件下では微粒子のサイズが大きくなれば表面積の総和 は減るので、触媒としての反応効率は粒径の増大とともに減少するはずであり、Mo の回収率の変 化はこの傾向と一致している。一方、Pd では逆の変化をしており、表面積の変化では説明できな い。Pd の微粒子化は TiO2 微粒子の光還元反応により誘起されることを考慮すると、この現象は TiO2 微粒子の粒径が大きくなって照射ランプの波長(290-360nm)に近づくことにより Mie 散乱 が起こるようになり、吸光断面積が共鳴的に増大して光触媒活性が著しく向上したせいであると 考えられる[2]。

【参考文献】 [1] Miyai, Y. et al., 日本海水学会誌 Vol. 36, 1982, p240.

[2] 北森ら、「溶存物質の酸化又は還元方法」、特開平 6-91163.

	7nm	20nm	200nm
Pd	59%	71%	78%
Мо	13%	0%	4%

表1 異なる粒径の TiO2 微粒子を用いた時の回収率の変化